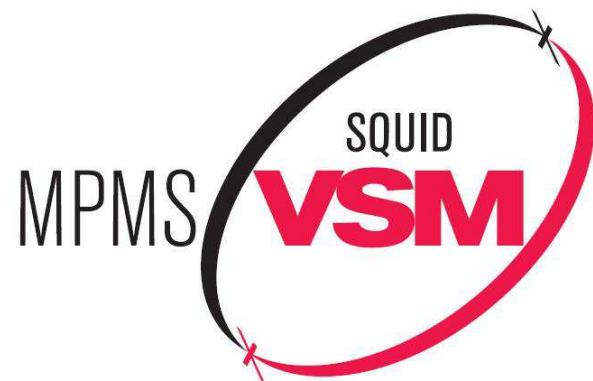


# MPMS3 Introduction



**MPMS<sup>®</sup> 3**



# Contents

---

- ◆ MPMS『3』とは ?
- ◆ 装置概要
  - ハードウェア外観 (CANタワー、電源類、プローブ)
  - プローブ詳細
  - トランスポート
  - 信号検出系 (SQUID)
  - ポンプコンソール (ヘリウムガス循環)
- ◆ 主な装置の仕様
  - 温度の制御 / 磁場の制御
- ◆ 高感度検出方法
  - DC SQUID & 2nd Order Gradiometer
- ◆ ソフトウェア外観
  - MultiVu外観・制御 (Services.exeとは)
  - サンプル交換ウィザード
  - 測定シークエンス
- ◆ 一般的な測定方法
  - M vs H および M vs T
  - 付属の標準サンプルについて (Pd, Er:YAG)
- ◆ サンプルの測定
  - サンプルマウントの種類と方法
  - シークエンス作成
- ◆ 測定時にご注意いただきたい点
  - 再現性と条件固定について
  - 初期磁場 / 初期温度
  - シークエンスの固定
  - Magnet Reset
- ◆ 使用終了時の設定
- ◆ 測定データの吸い出し
  - 測定データ (.dat)
- ◆ トラブル時の解析データ
  - ・測定データ (.dat)
  - ・ログファイル (BRLog.dat)
  - ・EVENT.LOG
  - ・測定シークエンス (.seq)
- ◆ リモートコントロールについて
  - TeamViewer

# Agenda

---

- イントロダクション
- ハードウェアの概要
- 装置の仕様
- 測定原理
- ソフトウェア外観
- 一般的な測定方法



# Introduction

---

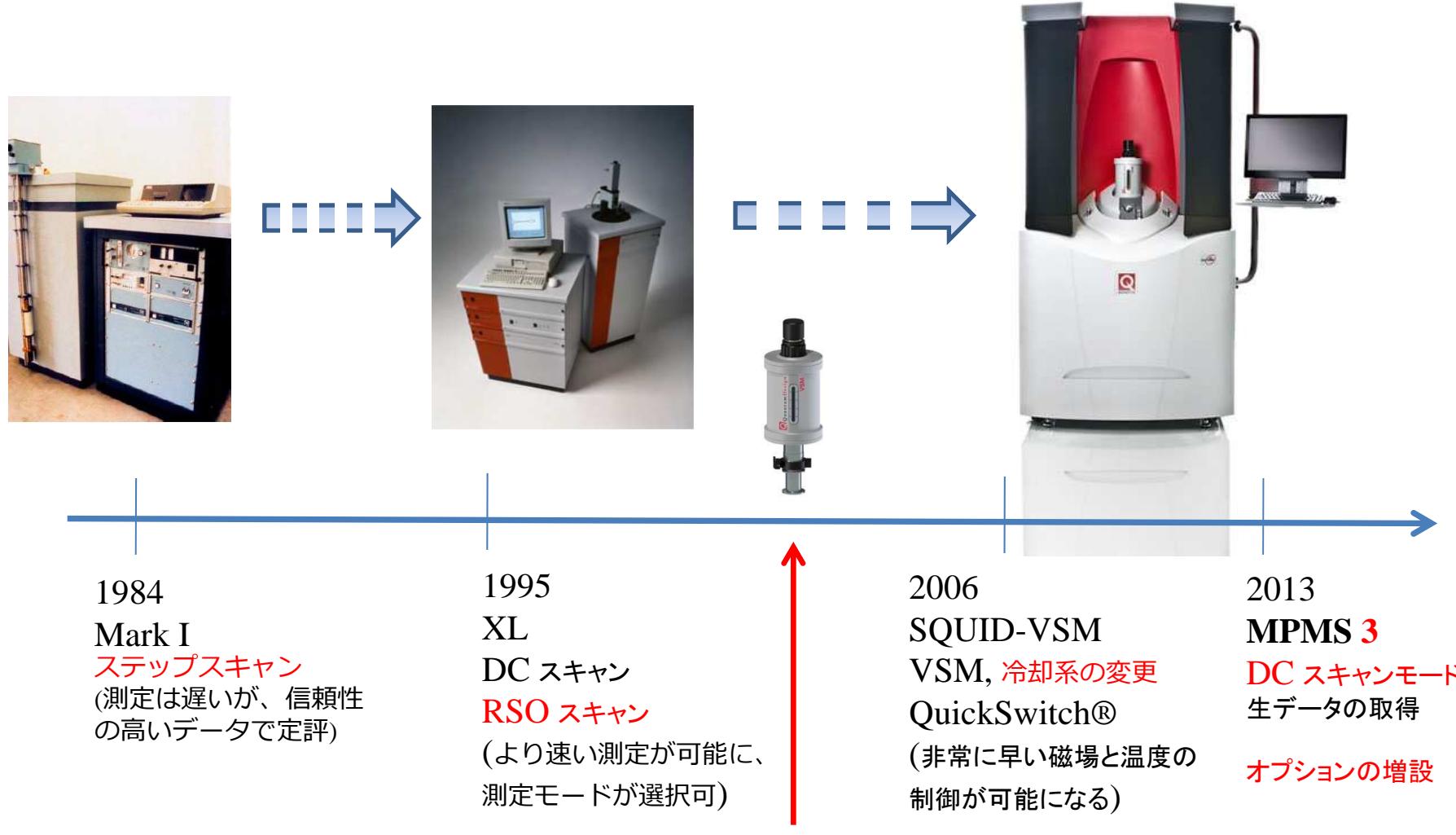
## MPMS<sup>®</sup>3とは?

- 磁気特性測定装置の最高峰 (QD30年に及ぶ開発実績)
- 誰もが使える 1.8K におけるサンプル自動測定
  - より高感度に, より高速に, より使いやすく

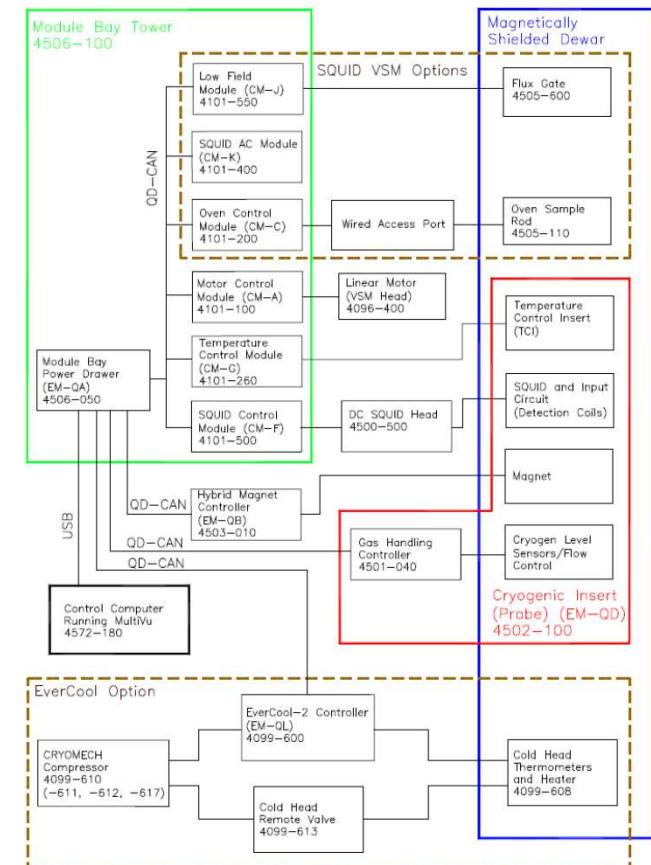
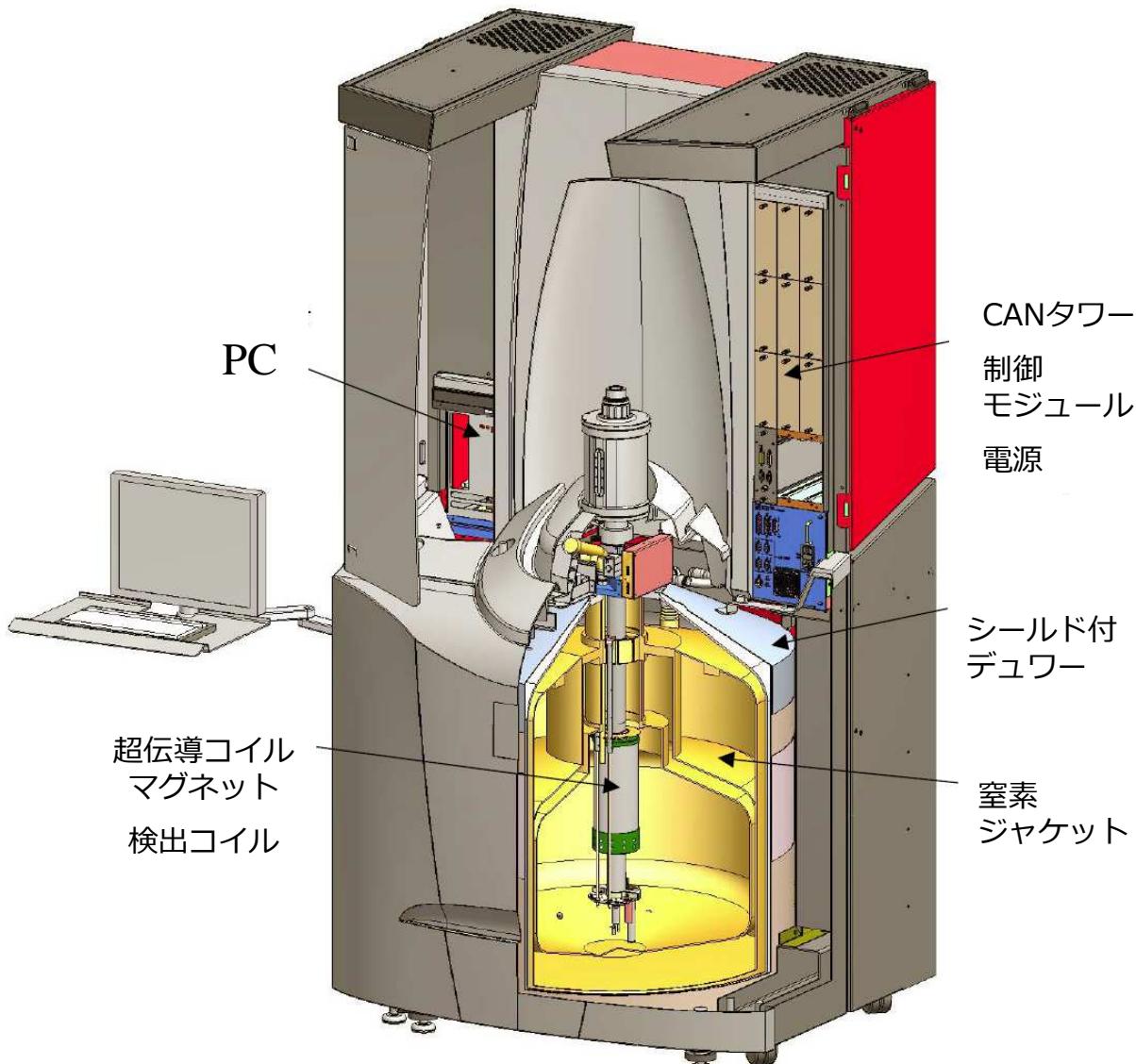
## 本装置で出来ることは?

- 環境変化による(微小な)磁気モーメントの変化を測定する  
たとえば? 温度依存性、磁場依存性、(光依存性)

# Magnetic Property Measurement System

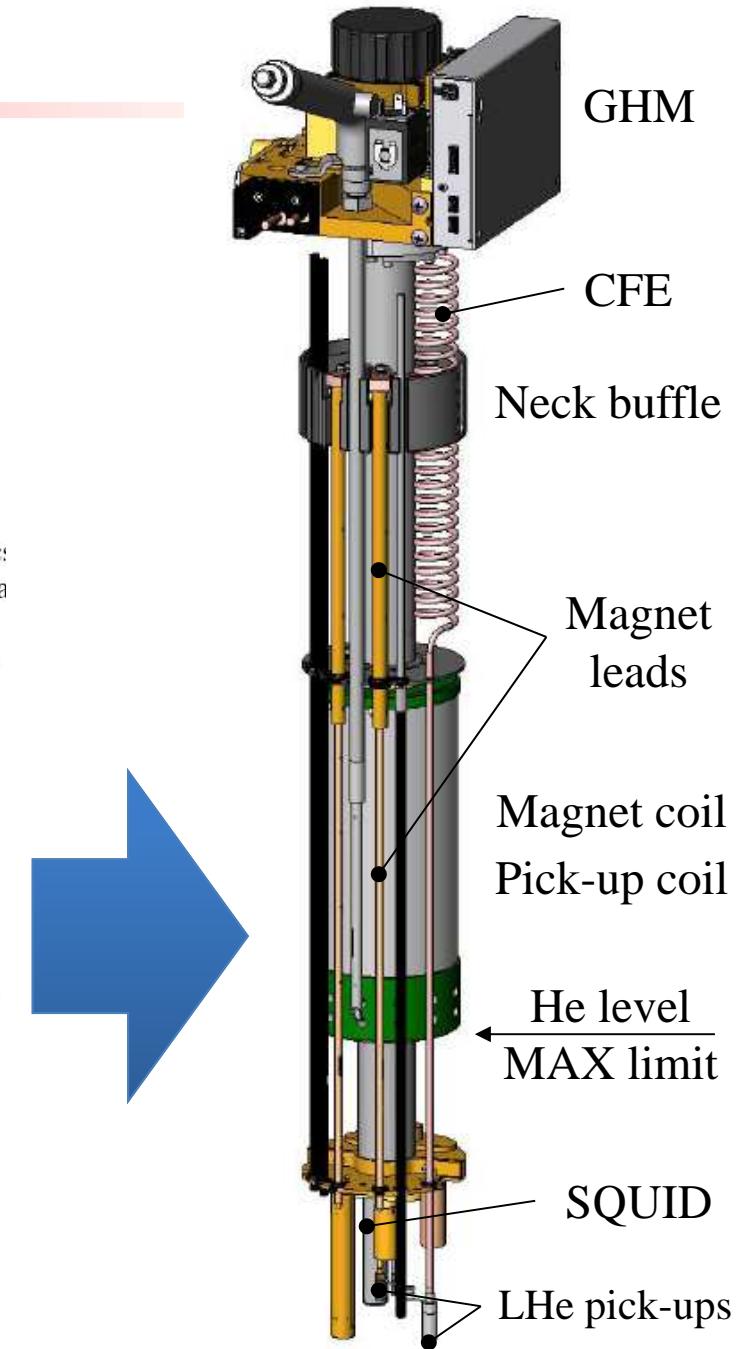
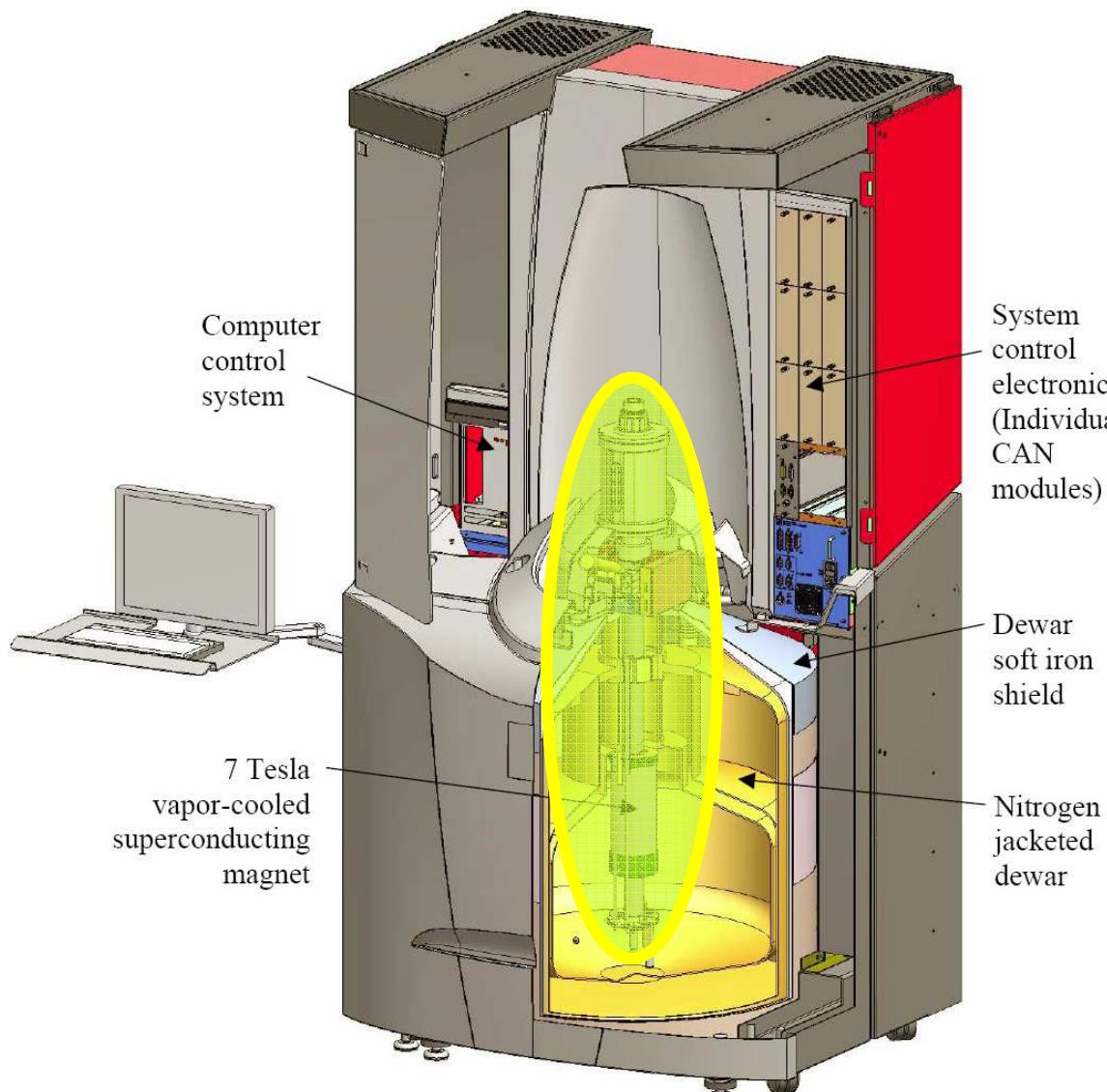


# Hardware and System Combination

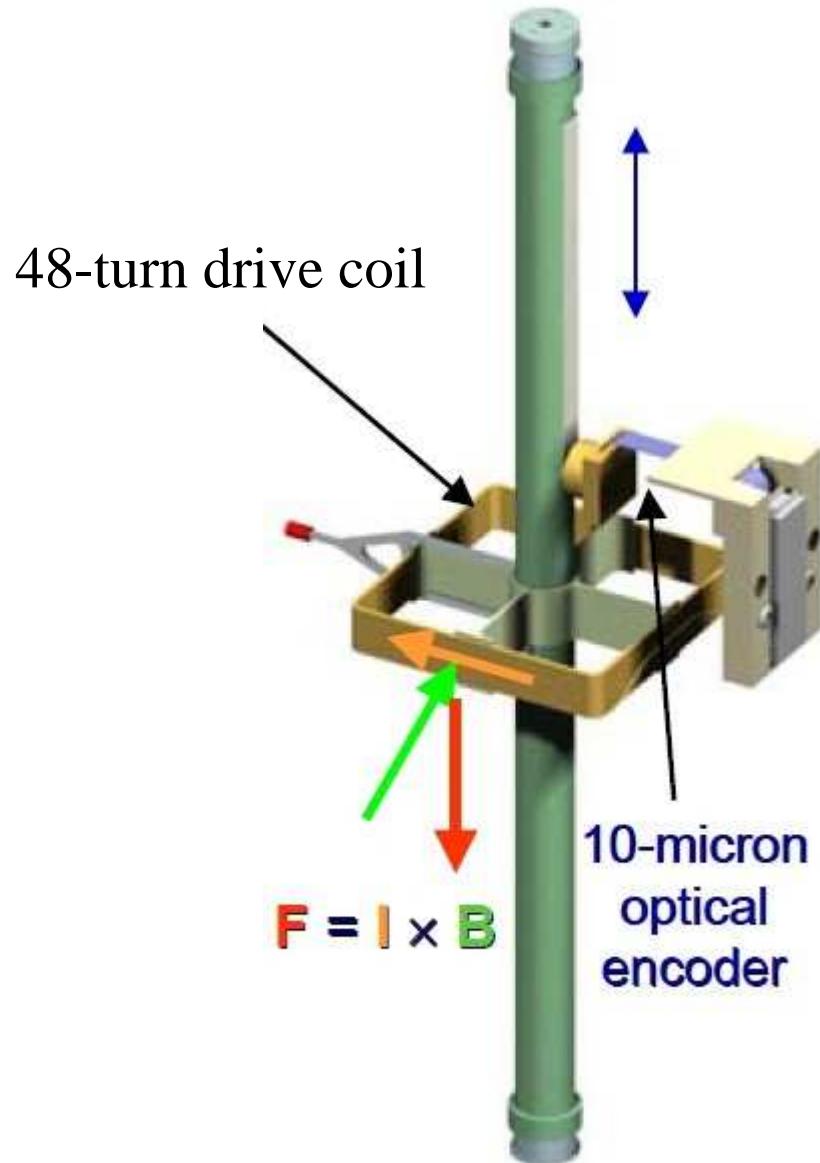


05/28/2010

# Probe (sample conditioner)



# Transport



# Agenda

---

- イントロダクション
- ハードウェアの概要
- **装置の仕様**
- **測定原理**
- ソフトウェア外観
- 一般的な測定方法



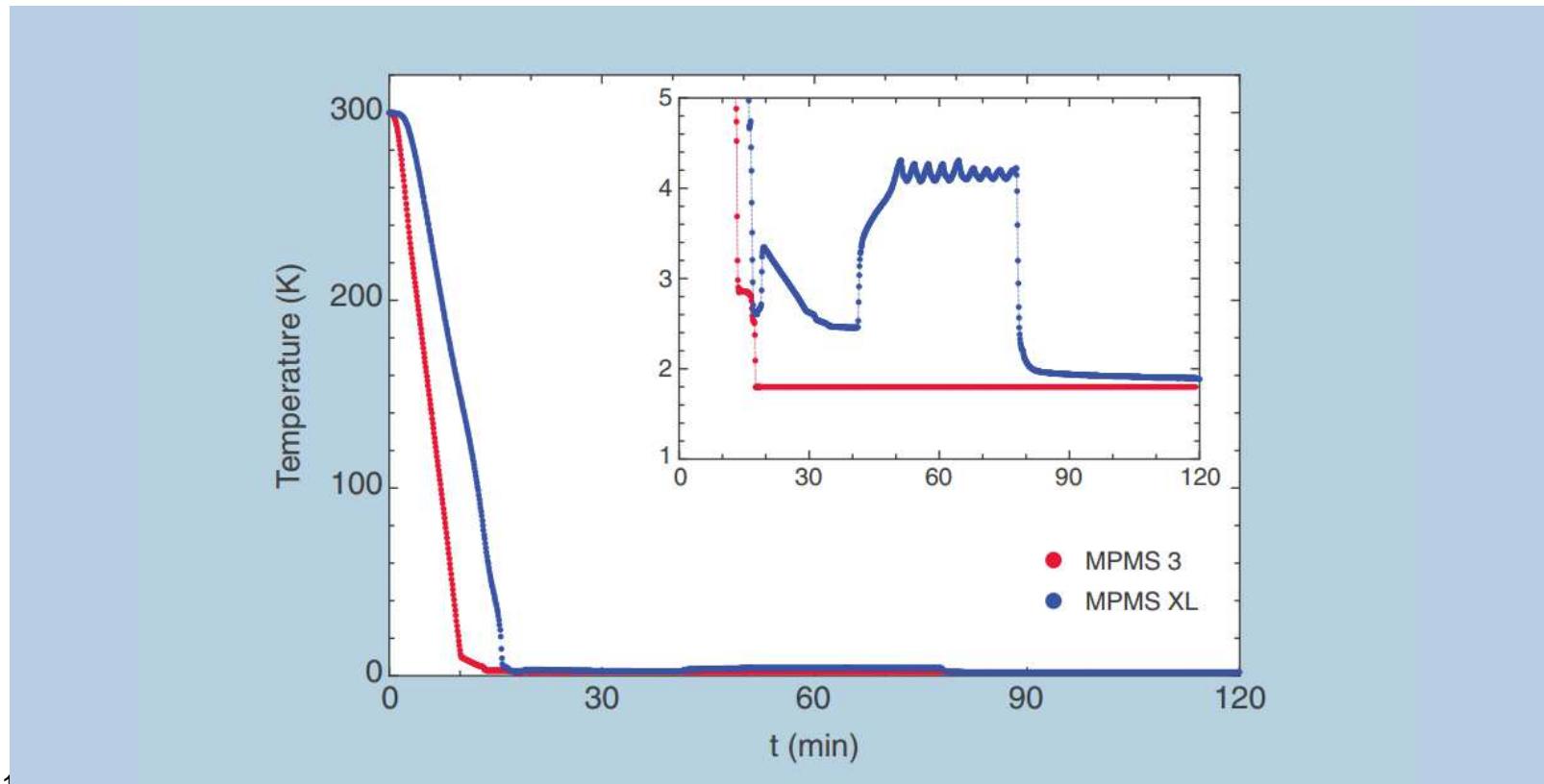
# Specifications

---

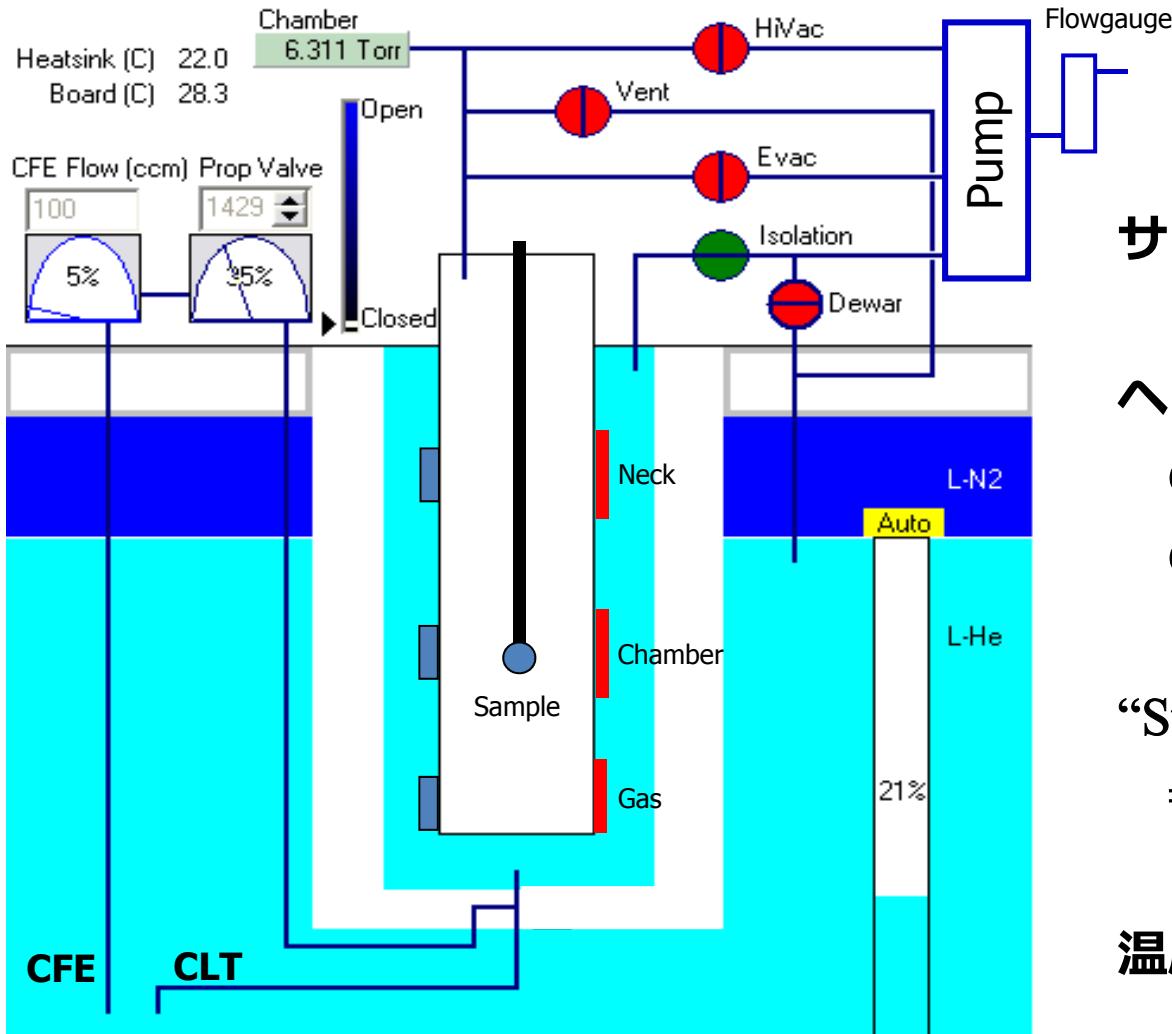
- 温度範囲                   **1.8 K – 400 K** (*< 1000 K oven*)
- 冷却速度                   **0.01 K/min – 30 K/min**  
*RT => 1.8 K in 30 min !!*
- 磁場範囲                   **± 70,000 Oe (7 Tesla)**
- 印加速度                   **≤ 700 Oe/s**
- 残留磁場                   **≤ | 30 Oe |**
- BG磁化                   **≤ 1x10<sup>-8</sup> emu** (*≤ 2500 Oe, 10s*)  
**≤ 8x10<sup>-8</sup> emu** (*> 2500 Oe, 10s*)
- 最大測定磁化           **2 ~ 3 emu**

# Specifications

- 温度範囲                   **1.8 K – 400 K (*< 1000 K oven*)**
  - 冷却速度                   **0.01 K/min – 30 K/min**
- RT => 1.8 K in 30 min !!*



# Cryostat Control & Sample Chamber Ctrl



サンプル冷却器系

ヘリウムガス冷却

CFEフロー > 10 K で作用

CLTフロー  $\leq$  10 K で使用

“System Temperature”

$\Rightarrow$  サンプルの推定温度

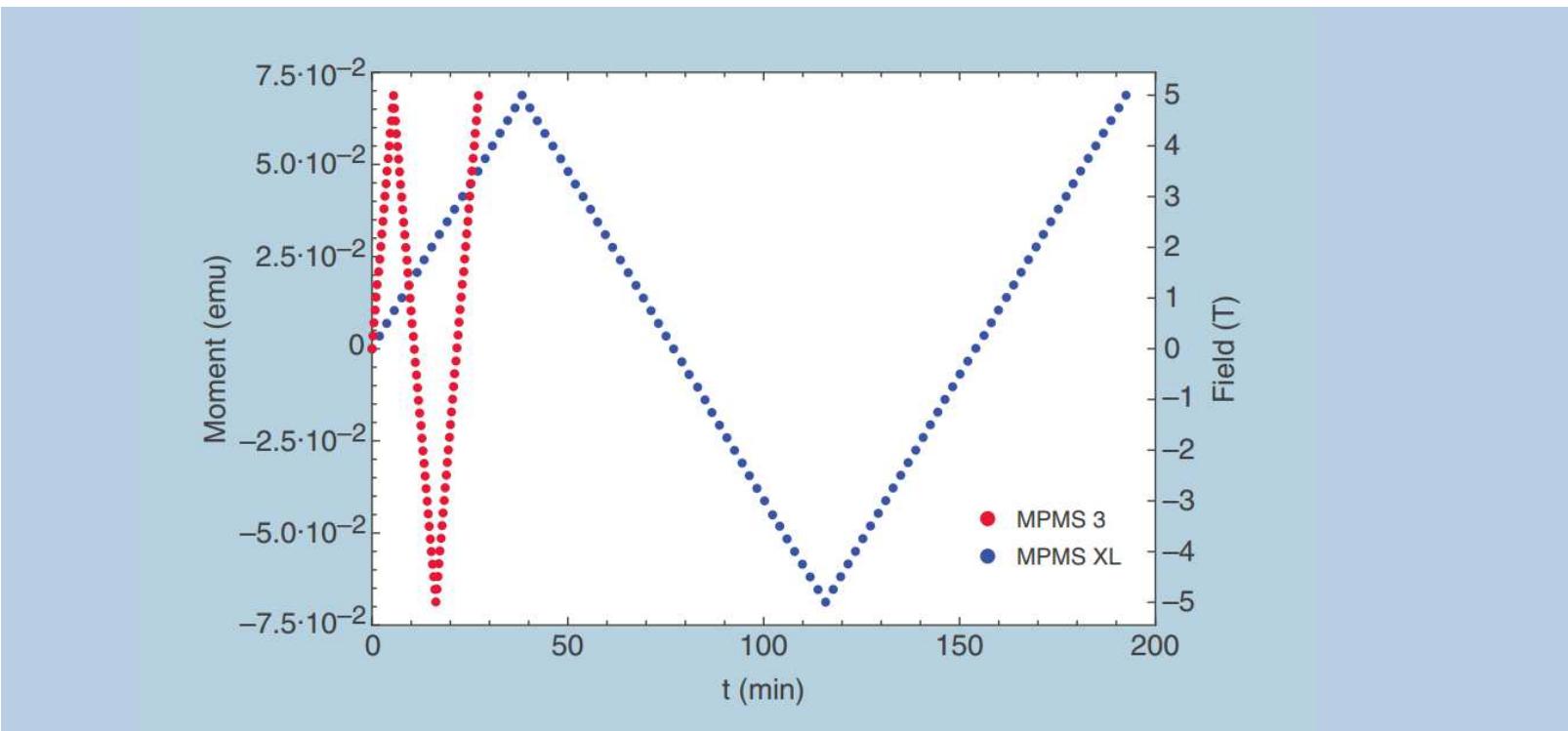
温度安定性 (Stable)  $\sim$  mK

# Specifications

---

- 温度範囲                   **1.8 K – 400 K** (*< 1000 K oven*)
- 冷却速度                   **0.01 K/min – 30 K/min**  
*RT => 1.8 K in 30 min !!*
- 磁場範囲                   **± 70,000 Oe** (*7 Tesla*)
- 印加速度                   **≤ 700 Oe/s**
- 残留磁場                   **≤ | 30 Oe |**
- BG磁化                   **≤ 1x10<sup>-8</sup> emu** (*≤ 2500 Oe, 10s*)  
**≤ 8x10<sup>-8</sup> emu** (*> 2500 Oe, 10s*)
- 最大測定磁化              **2 ~ 3 emu**

# Specifications



- BG磁化  $\leq 1 \times 10^{-8}$  emu ( $\leq 2500$  Oe, 10s)  
 $\leq 8 \times 10^{-8}$  emu ( $> 2500$  Oe, 10s)
- 最大測定磁化 2 ~ 3 emu

# Magnet Configuration

- 7 Tesla Solenoid Coil
- 常にマグネットと電源が接続されてた  
『ドリブンモード』、永久電流モード無し
- ガスヘリウムを利用したコイル冷却手法
- 軸方向に±2cm の範囲で0.01%の磁場均一性  
(磁場は下から上が正)
- ULFオプション用のコイル内蔵
- ACオプション用のコイル内蔵

Helium level 100%



# Field Control with 7T Solenoid Coil

ドリブンモードである代わりに  
独自開発の“Quick Switch”を使用

- Fast ramping 700 Oe/s
  - Slow ramping 0.1 Oe/s
- ✓ Quick switch®
  - Low noise
  - Small L.He consumption
- ✓ Hybrid Magnet Controller
  - “D” control / “A” feedback
  - Smooth current ramp
  - Fast stabilization

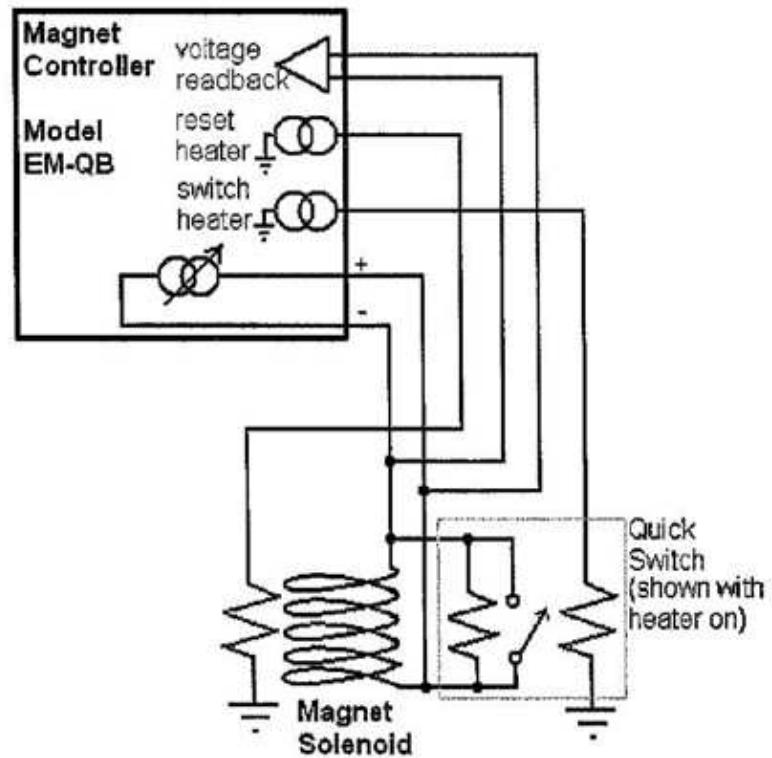
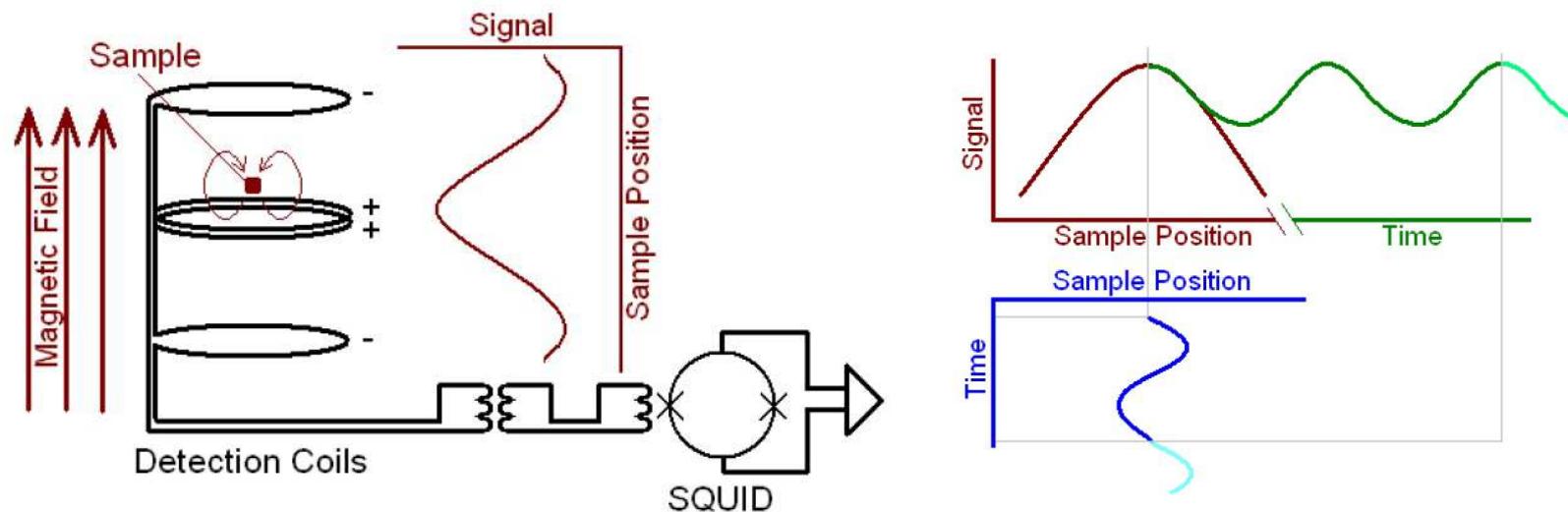


Figure 3-7. Magnet Control Diagram.

# S-VSM vs. Standard VSM vs. "DC-scan"

	SVSM	"standard" VSM	MPMS
<b>Detection</b>	Lock-in on $2f$ signal vs. time based on sinusoidal sample motion	Lock-in on $1f$ signal vs. time based on sinusoidal sample motion	Fit to <b>dc</b> signal vs. position

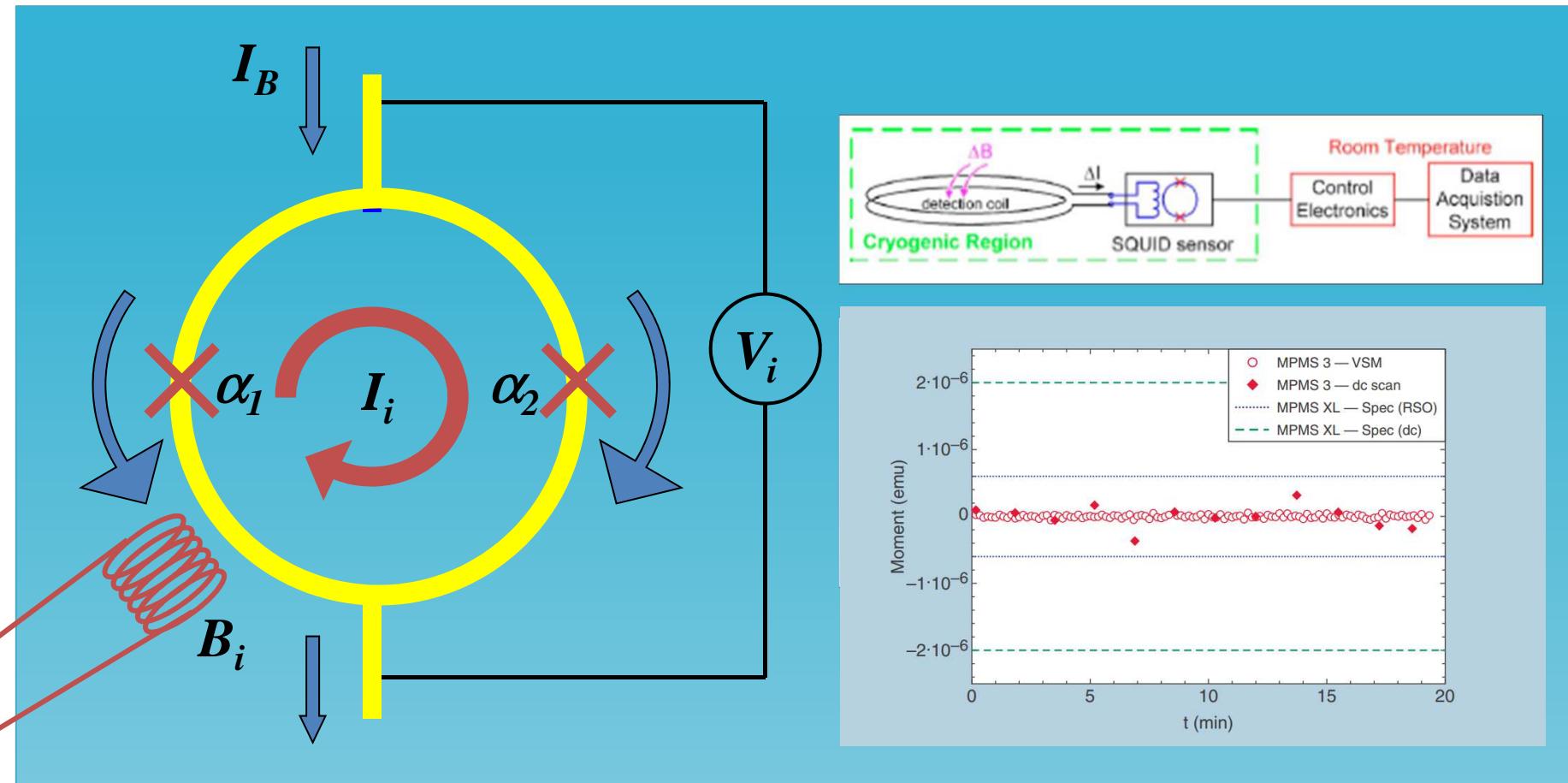


SQUID detection schematic.

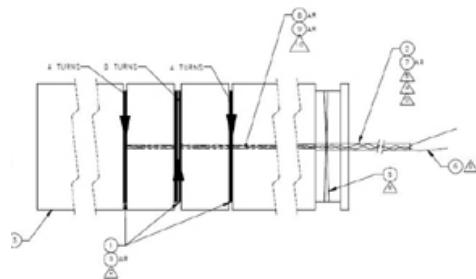
# SQUID (Superconducting QUantum Interference Device)

超伝導量子干渉磁束計

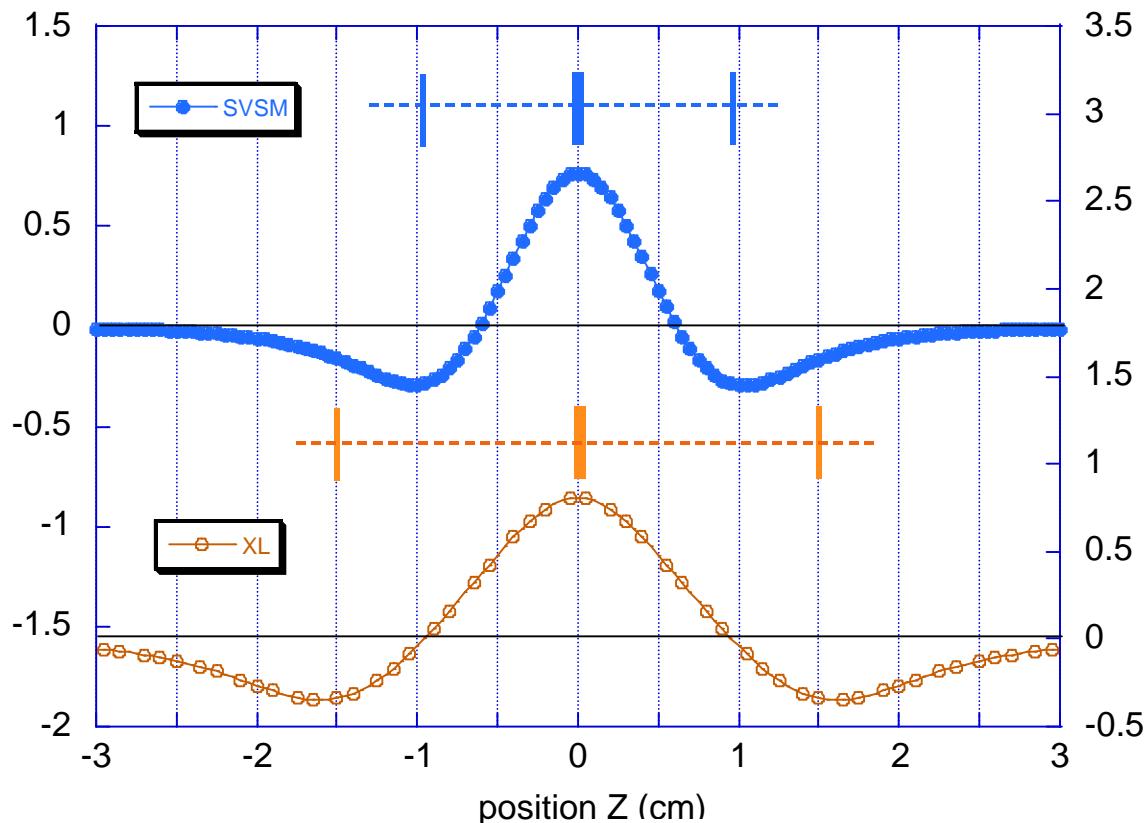
*as one of the most sensitive  $\Delta B$  to  $\Delta V$  converter*



# 2<sup>nd</sup> Order Gradiometer



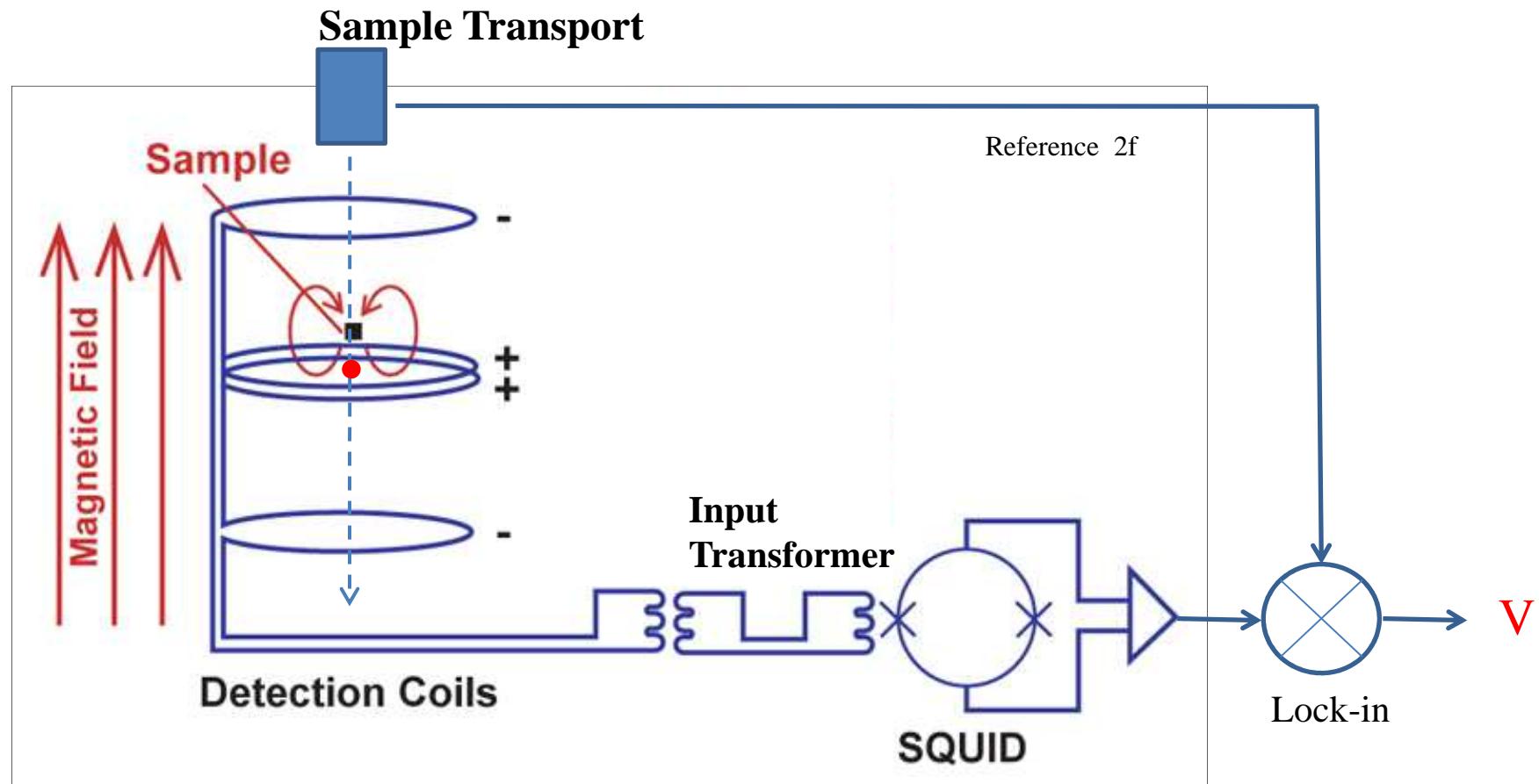
SQUID Voltage as a Function of Dipole Position



- 卷方向が逆  
⇒ フィッティングカーブ  
⇒ 生データから良悪判断
- 外乱に強い  
⇒ 高精度・高感度

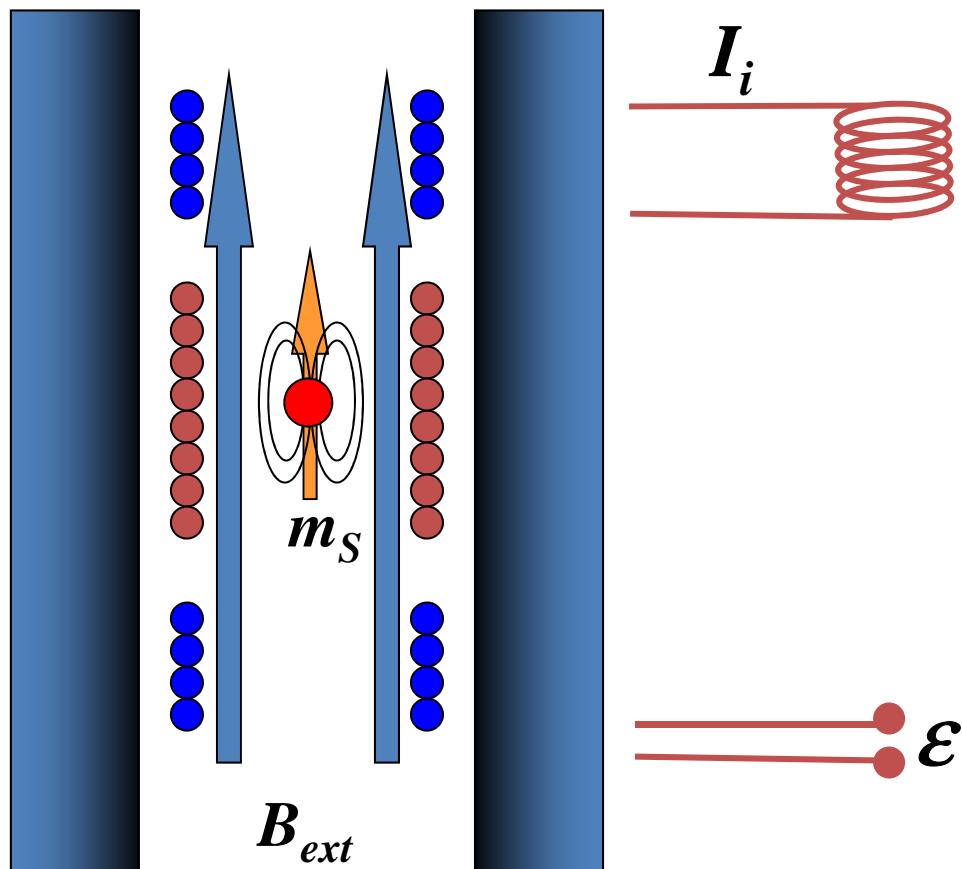
# VSM Measurement Mode (SVSM)

- 最も高感度で磁化の小さいサンプルでも測定可能
- 温度変化測定時により有効
- サンプルの固定は“しっかり”と、サンプル形状効果に注意



# VSM Measurement Mode (SVSM)

**VSM**



*Sample oscillates with frequency  $f$  and amplitude  $A$*

*SQUID-VSM:*  
*Superconducting*  
*gradiometer*

$$I_i \sim m_s \sim A^2$$

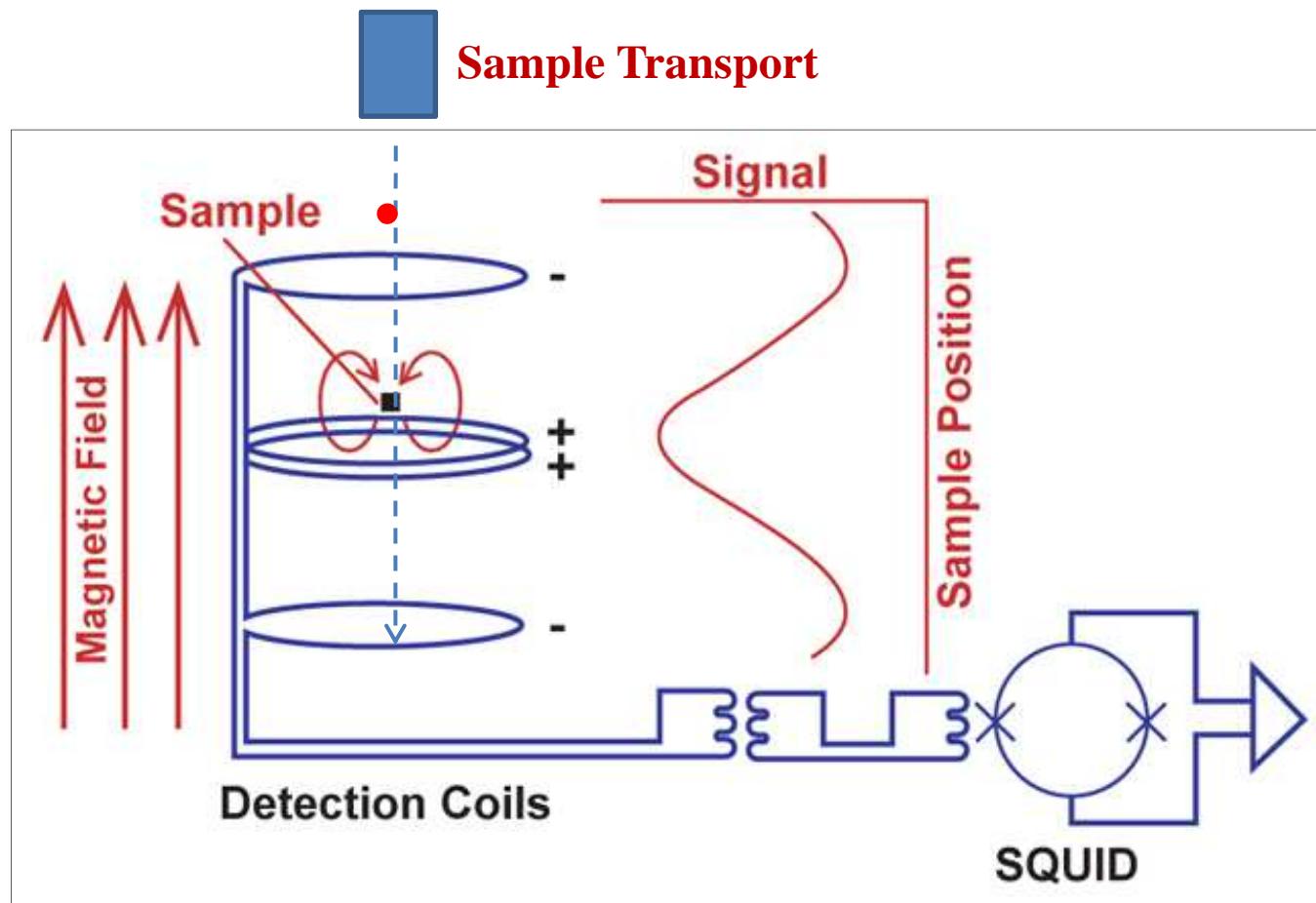
*Frequency independent*

*"Standard" VSM:*  
*Normal gradiometer*

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \sim f \times A$$

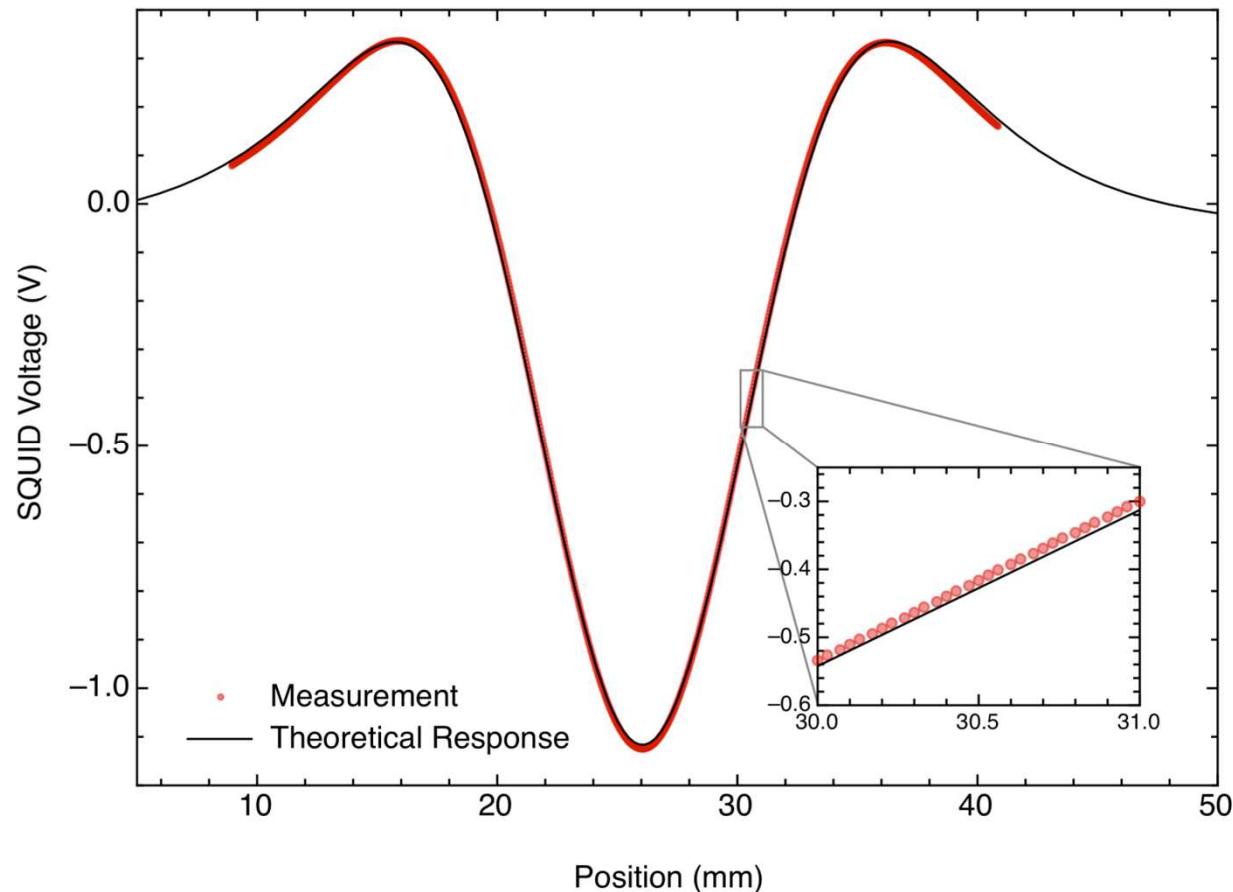
# DC-scan Measurement mode

- 生データの確認が可能
- サンプルの固定が容易で、ストローをホルダーとして使用可
- ゆっくり、バックグラウンドの差し引きが必要な場合も



# DC-scan Measurement mode

- Looking at a single DC scan wave form:



測定時変更パラメータ

- Scan Length
- Scan Time

生データ

- 200 points/scan

(Background Subtract)

# Agenda

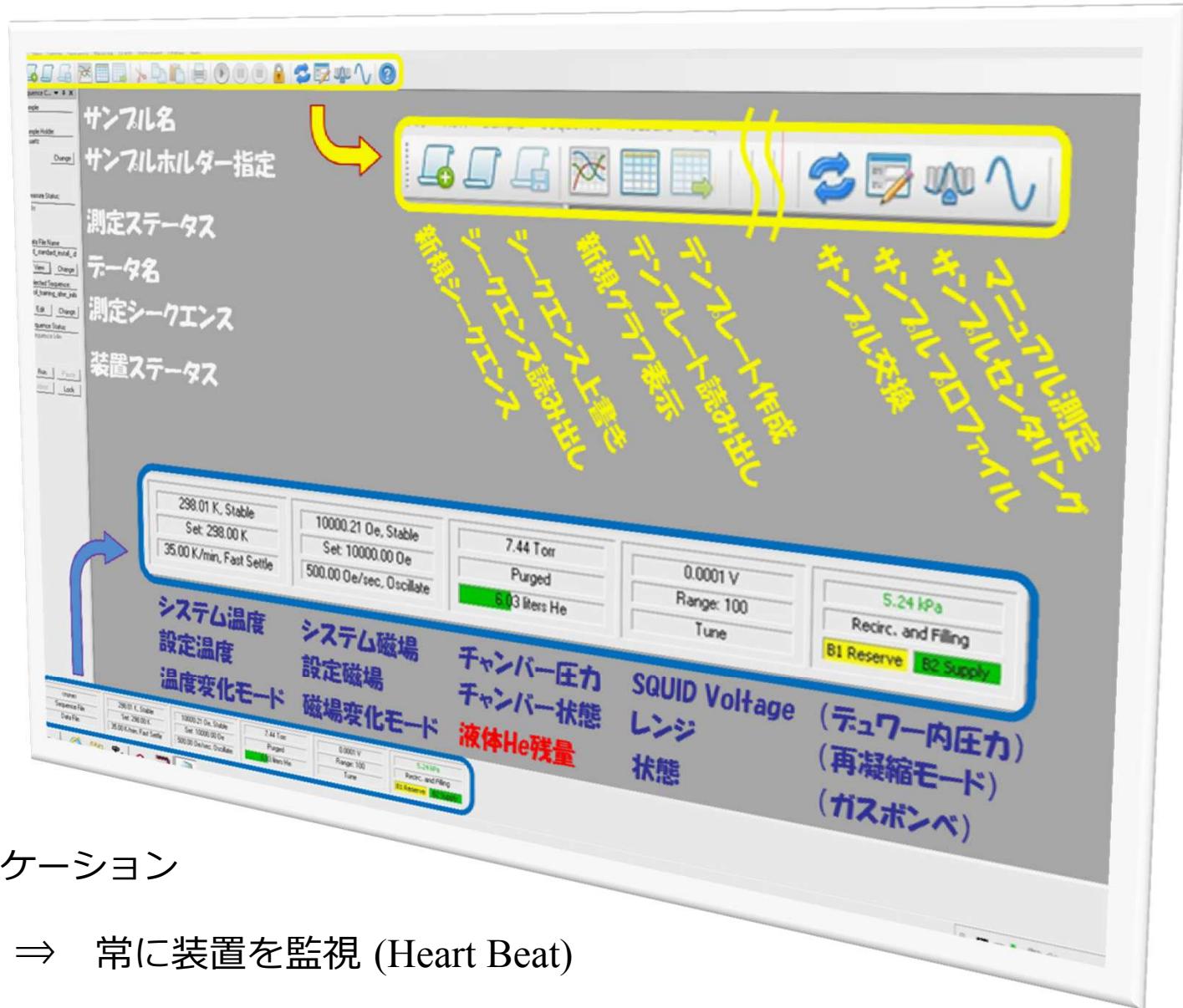
---

- イントロダクション
- ハードウェアの概要
- 装置の仕様
- 測定原理
- ソフトウェア外観
- 一般的な測定方法



# MultiVu (2.3.10.0) – MPMS3

- システム温度制御
- システム磁場制御
- サンプル室制御
- SQUID制御
- シーケンス作成
- 自動測定
- データ閲覧
- グラフ描画
- オプション類制御



## ◆ Windows BG アプリケーション

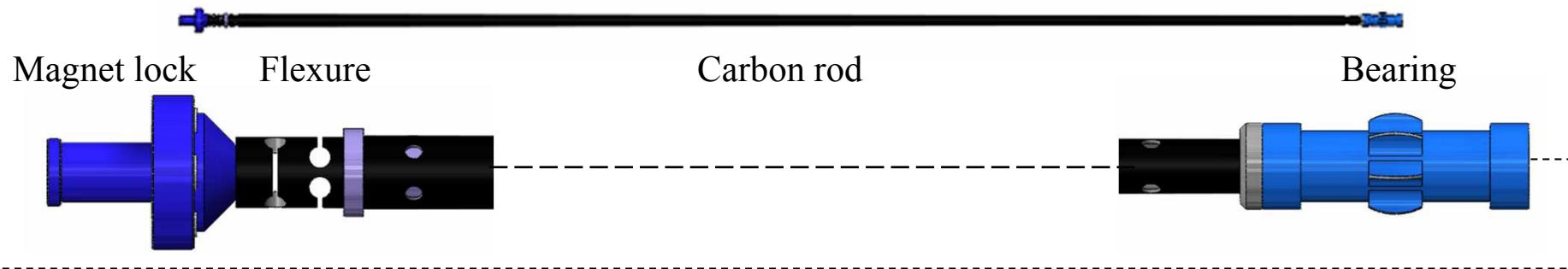
- MPMS3 Services
  - CAN Manager
- ⇒ 常に装置を監視 (Heart Beat)

# Measurements - contents

---

- 測定準備
  - Sample rod and sample holder
  - Sample size, shape, form
  - Sample mounting and background contributions
- 測定モード
  - DC scan
  - (VSM)
- 一般的な測定 ( M(H), ZFC/FC and M(T) sequences)
  - 温調制御
  - 磁場制御
- 標準サンプルについて
  - Pd standard
  - Er:YAG standard
  - In standard

# Sample Preparation



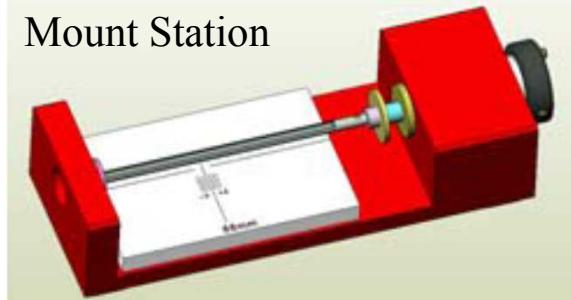
## 石英ホルダー（半月柱型）

磁化率が非常に低い、壊れやすい → 小さいモーメント+高い感度で使用



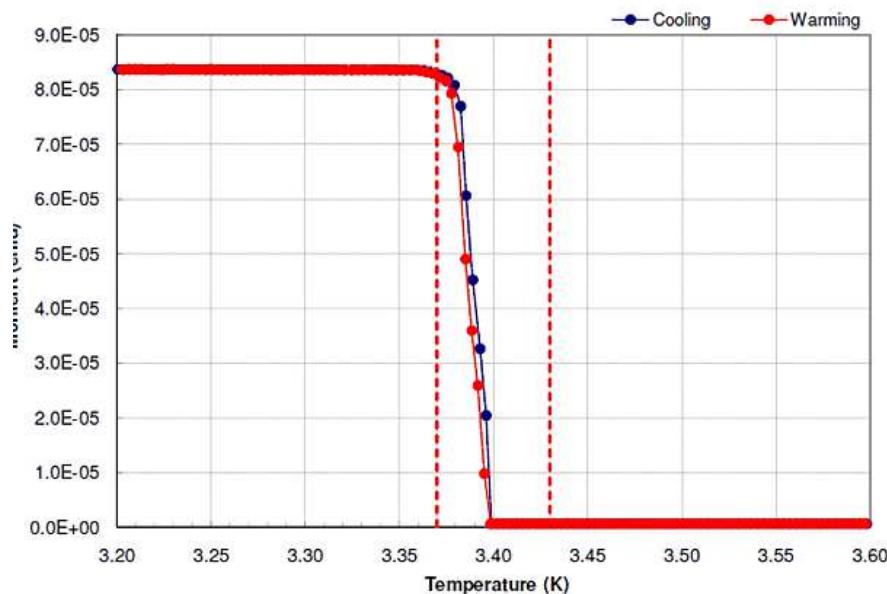
## 真鍮ホルダー（船型）

石英に比べ丈夫だが、 $10^{-6}$  emu 程度のバックグラウンド → 大きいモーメント



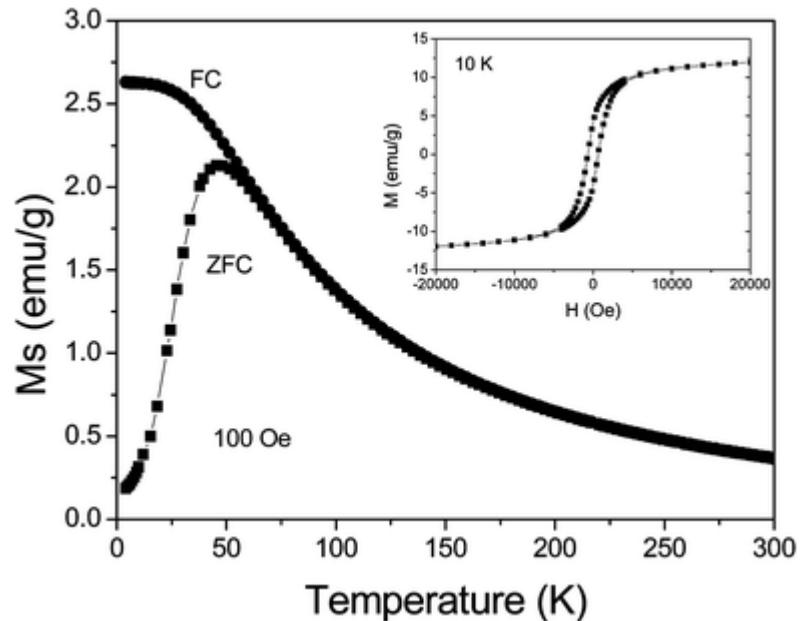
# Typical measurements

- モーメントの温度変化  
(*Moment vs Temp.*, MT測定)



- 相転移温度測定
- 磁化ふるまいの温度依存性

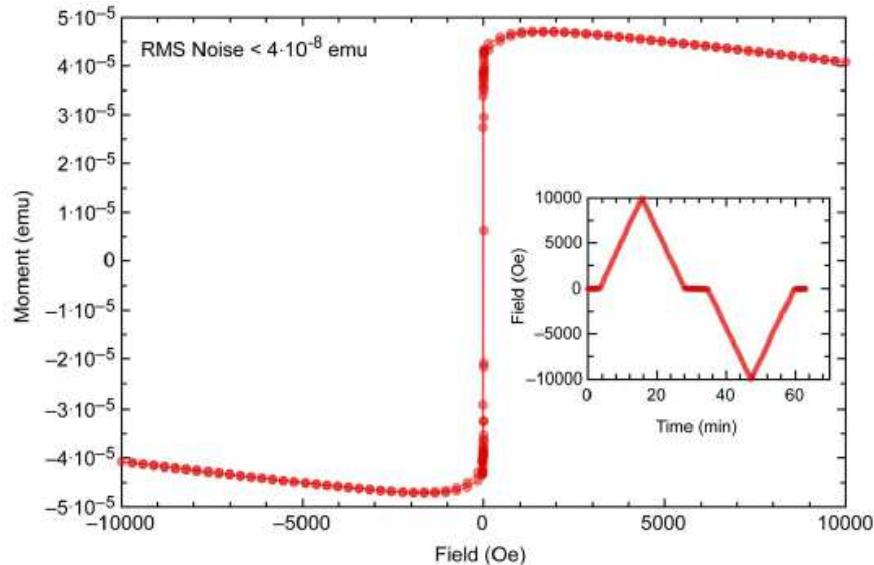
- 磁場中冷却とゼロ磁場冷却  
(*ZFC vs FC*)



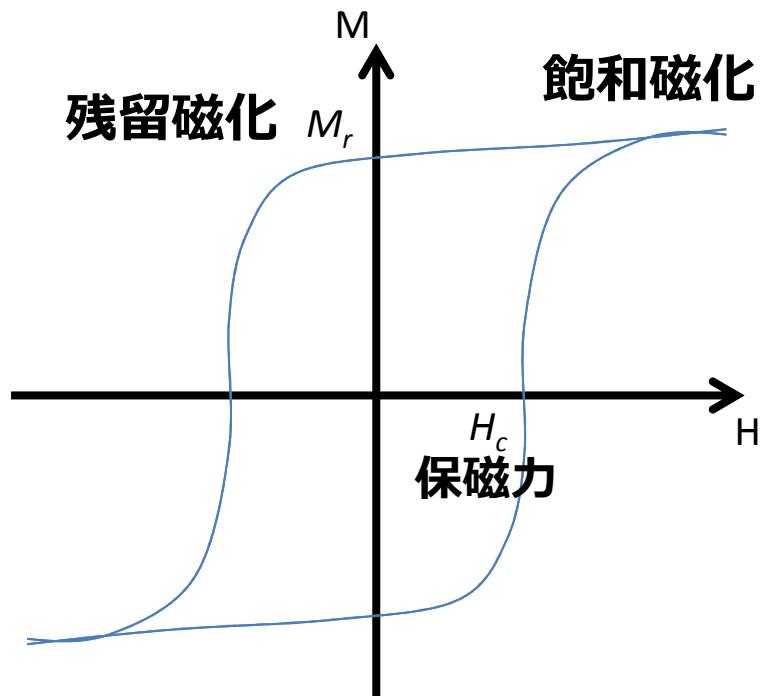
- 超伝導体のマイスナー効果
- ピン止め効果

# Typical measurements

- モーメントの磁場変化  
(*Moment vs Field, M(H)測定*)



- 磁場相転移の観察
- 磁化ふるまいの磁場依存性



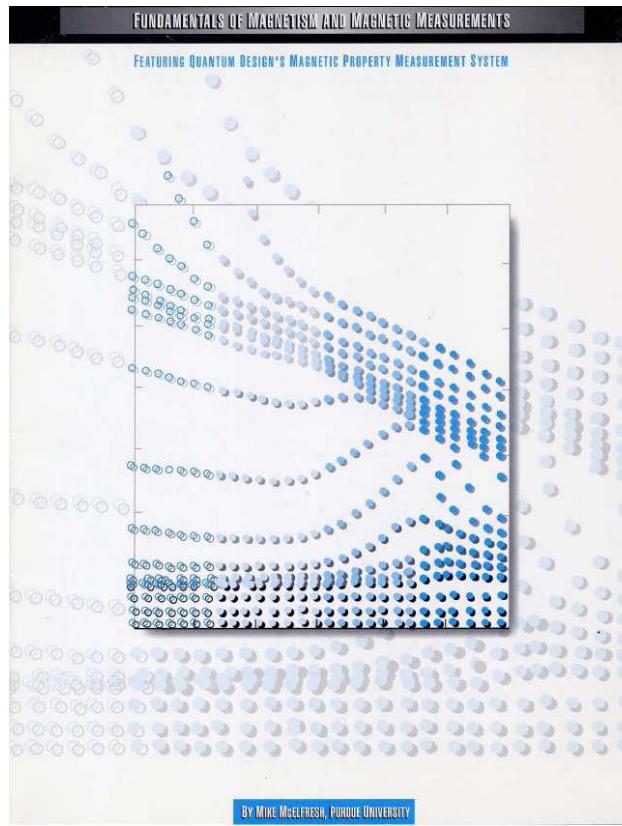
- 反磁性
- 常磁性／強磁性
- 超伝導体の臨界磁場

# [MPMS3] VSM vs. DC Scan

	Pros	Cons	When to use
VSM mode	Fast; Constant field and temperature;	No raw data for post processing; Force on sample;	Preliminary study to quickly gain the main picture;  Measurement where high point density is desired (e.g. to define an irreversible point)  Batch measurement for a large sample series;  Sample with strong hysteresis such as superconductors and soft magnets;
DC Scan Mode	Raw data collected for modeling or diagnosis;  Gentle on sample;	Slower; Moving sample in field and temperature variation	Close study of anomalies where modeling maybe necessary;  Sophisticated background subtraction needed;  Liquid samples;  Straw sample holder;

# *Fundamentals in Magnetics and magnetic measurements*

---



<http://www.qdusa.com/sitedocs/appNotes/mpms/FundPrimer.pdf>

# Agenda

---

- 実際のサンプル測定
  - サンプルマウント
  - マニュアル測定／測定シークエンスの作成



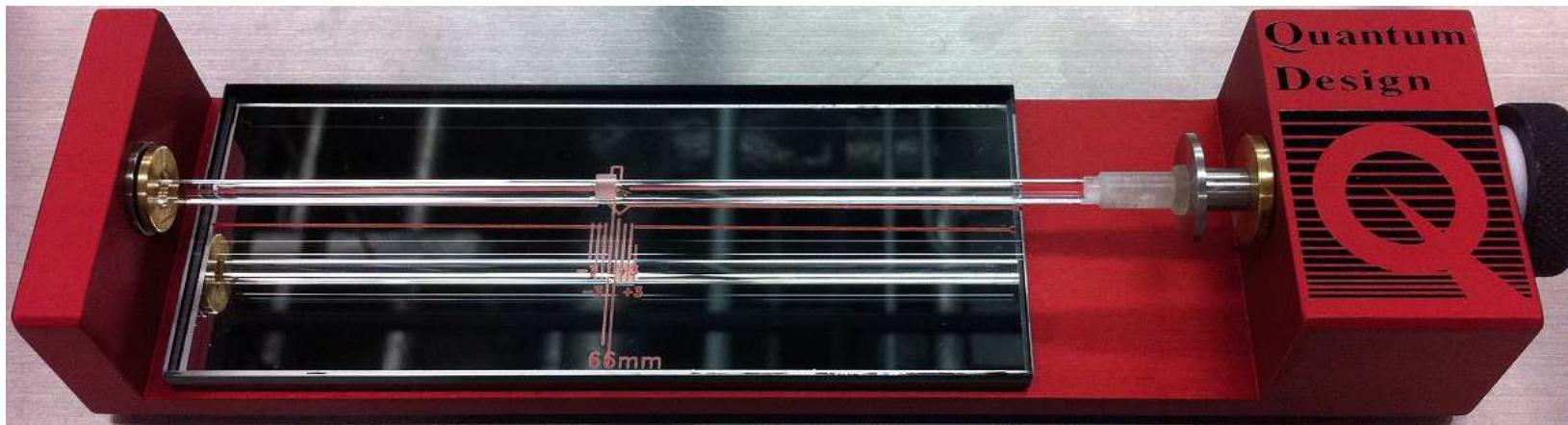
# Sample Preparation

---

- 形状、大きさ
  - 測定誤差(測定不能)の原因になるため、注意すること  
試料の大きさは **5mm以内** にすること  
形状効果によって計算値と異なる場合がある  
→ **アプリケーションノート1500-015を参照**
- 位置合わせ
  - 試料固定時に中心位置にしつかり合わせる
  - 検出コイルの中心に試料が来るように合わせる(Sample Location)  
→ **アプリケーションノート1500-010を参照**
- 測定条件
  - 磁場変化の測定時は **Sweepモードを使用しない**
  - 試料のモーメントが小さい場合は振幅、積算時間および回数を延ばす

# Sample Preparation

- 固定方法
  - i. 石英ホルダー



サンプルホルダーをSample Mount Stationにセットする



接着剤を数滴塗る



試料を張り付ける

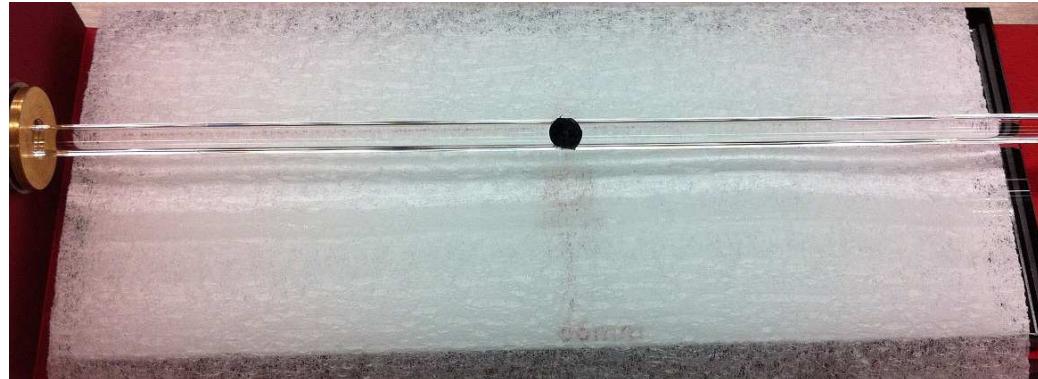
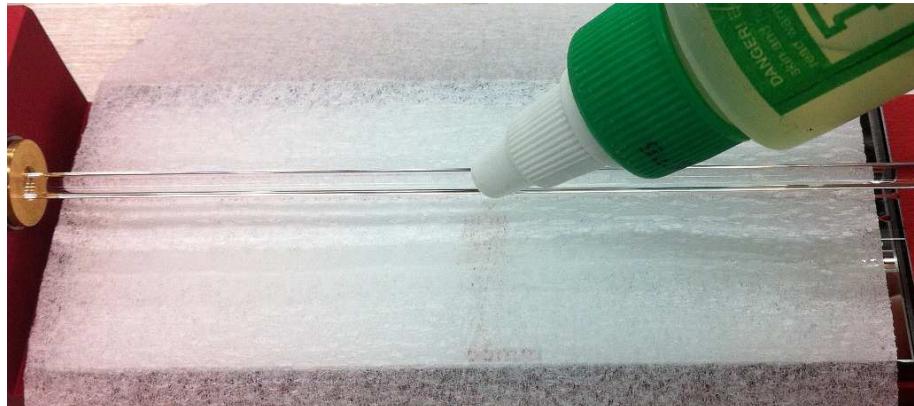


待機中で十分に乾燥、試料室に入れ数回ページを行い更に乾燥

# Sample Preparation

---

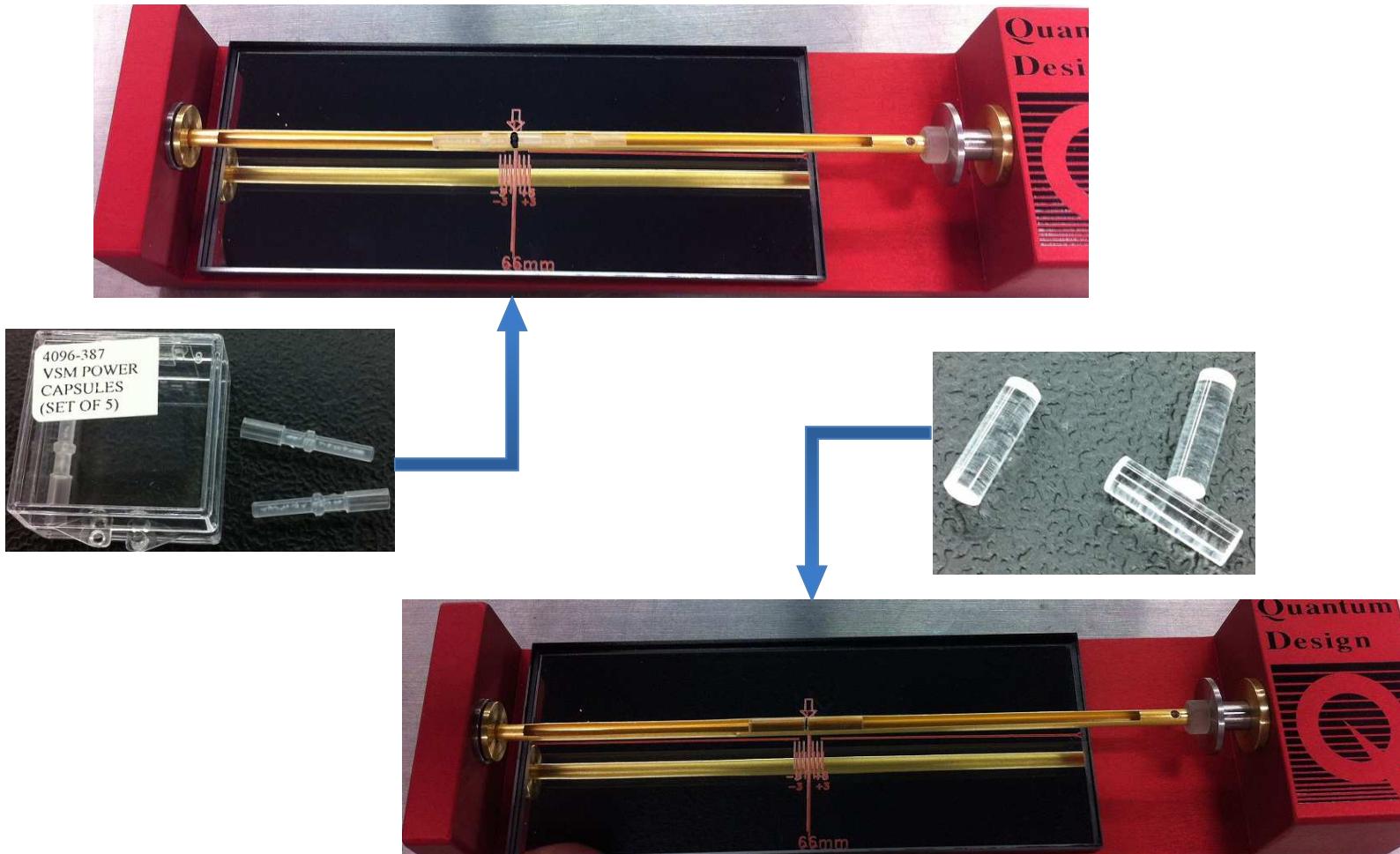
- 固定方法
  - i. 石英ホルダー



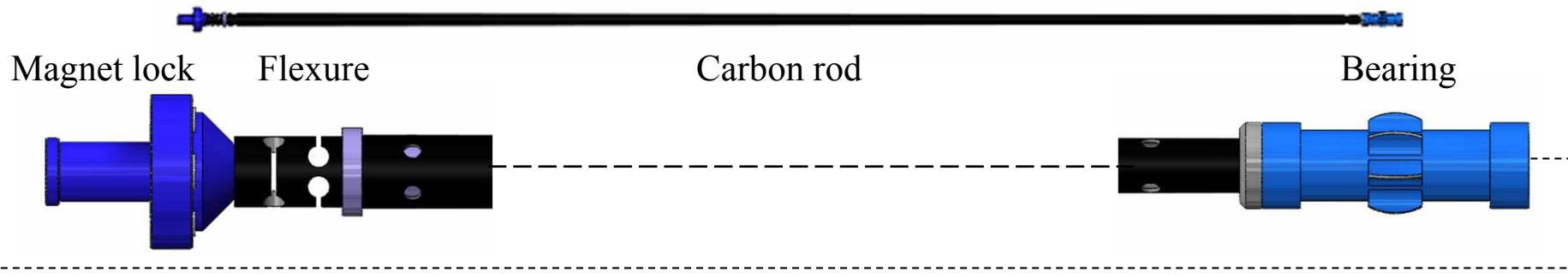
# Sample Preparation

- 固定方法

- ii. 真鍮ホルダー



# Sample Preparation



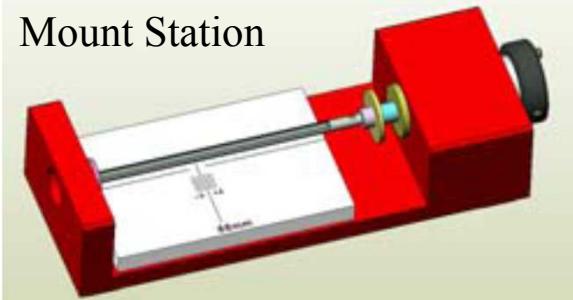
## 石英ホルダー（半月柱型）

磁化率が非常に低い、壊れやすい → 小さいモーメント+高い感度で使用

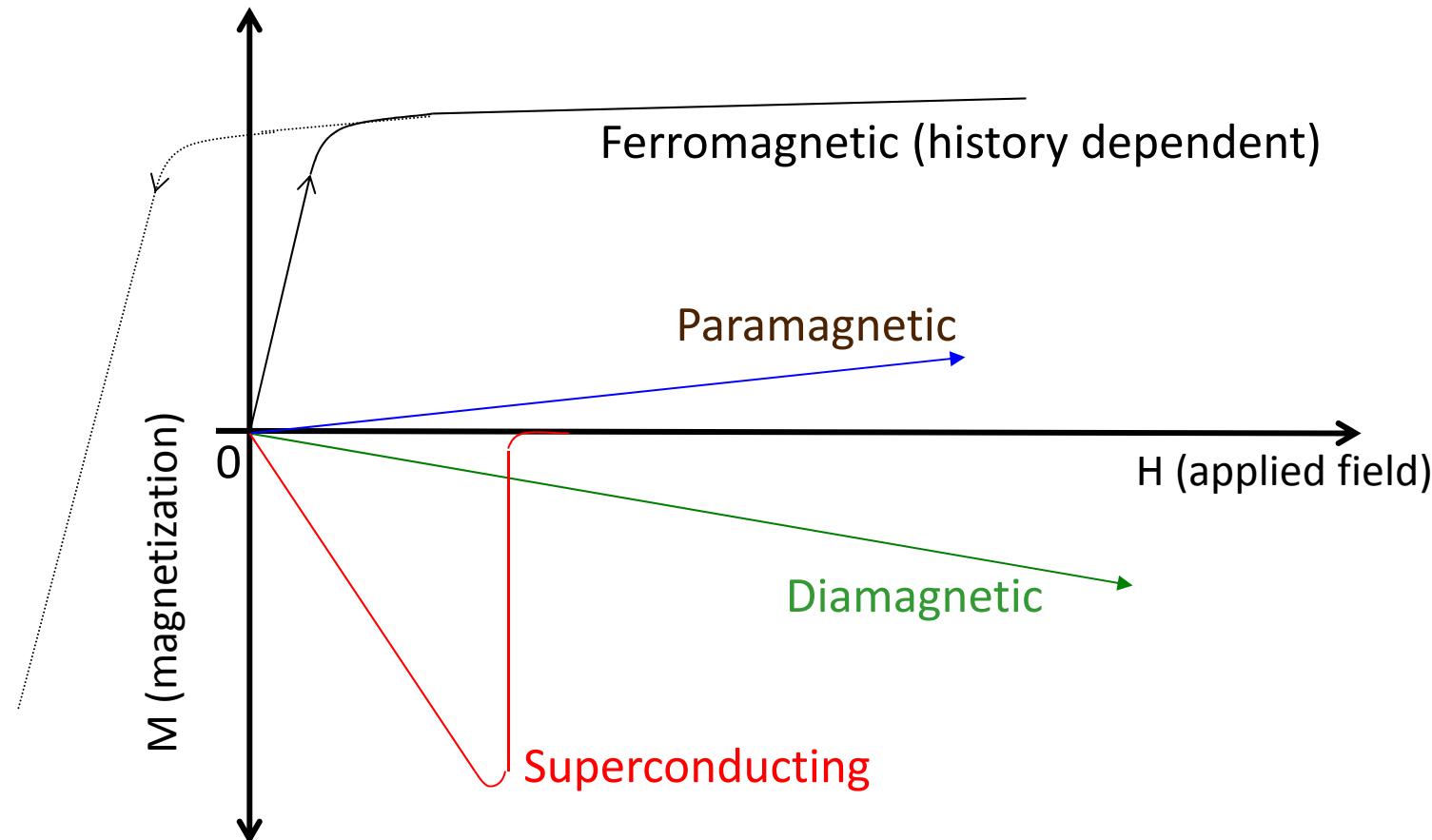


## 真鍮ホルダー（船型）

石英に比べ丈夫だが、 $10^{-6}$  emu 程度のバックグラウンド → 大きいモーメント



# Magnetization in Applied Field: 'M vs H'



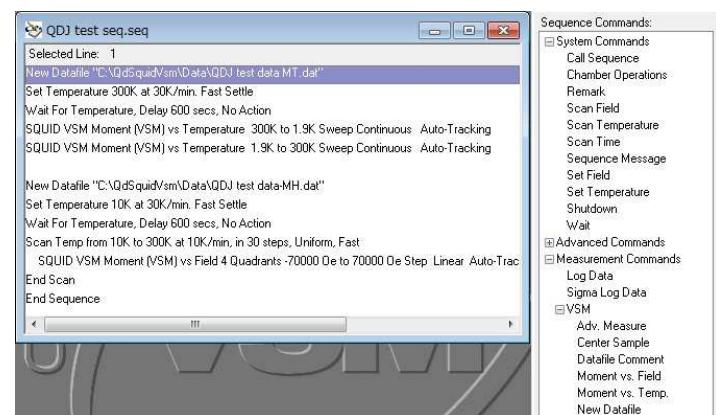
# Sequences

- 測定データ保存先の設定
- 残留磁場に気を付ける

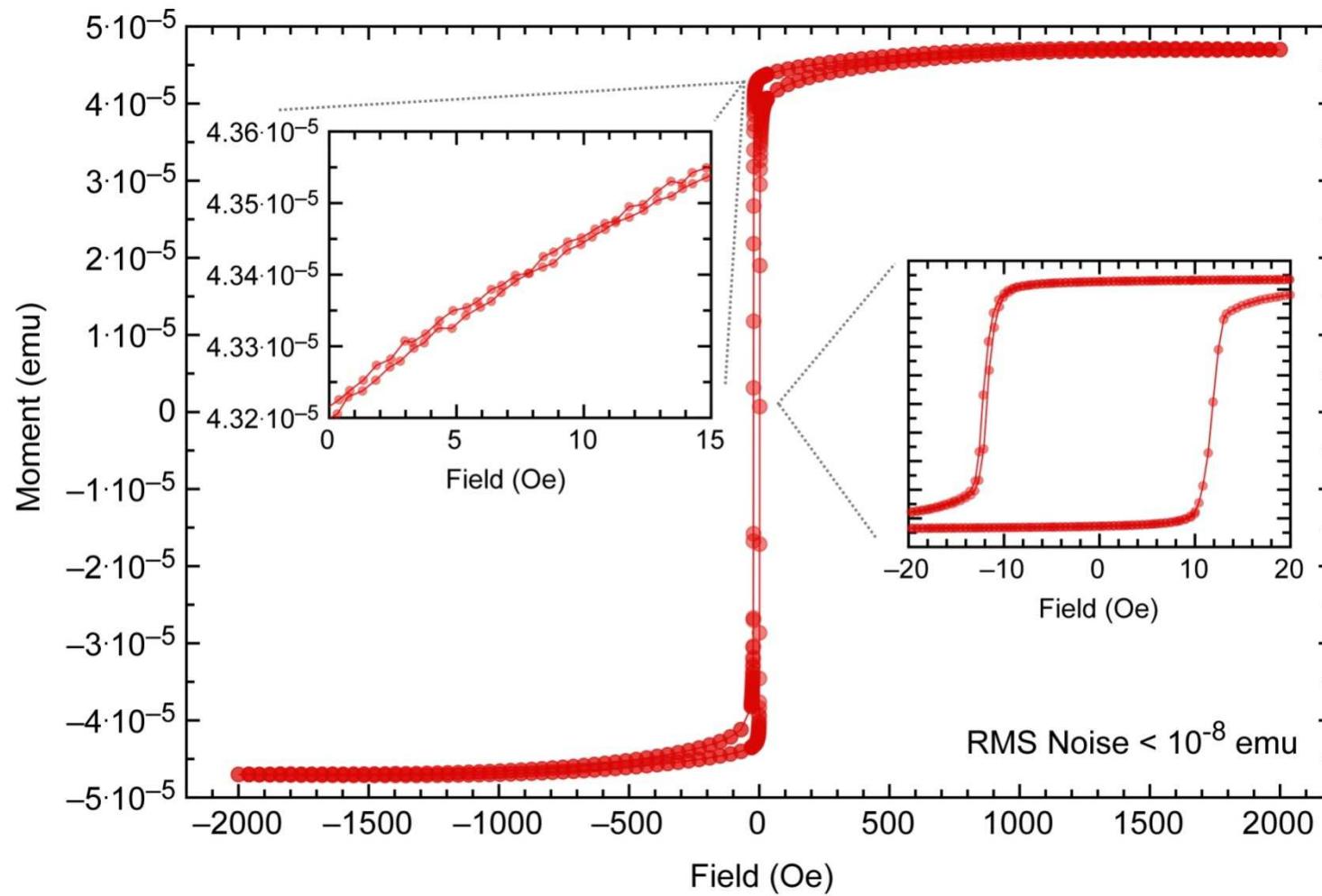
(Ramp in Oscillate mode, **Magnet Reset**)

- 磁場の設定は **Stabilize at each field** のみ
- 温度の設定は **Sweep(速い)**、 **Stepwise(正確)**
- シーケンスを開始するときの初期状態は？
- 室温から10K以下の低温にする場合は10Kで**Stable** 後  
600秒以上待ってから下げる
- シーケンス終了時の温度、磁場の設定

- Magnet Reset.seqの作成

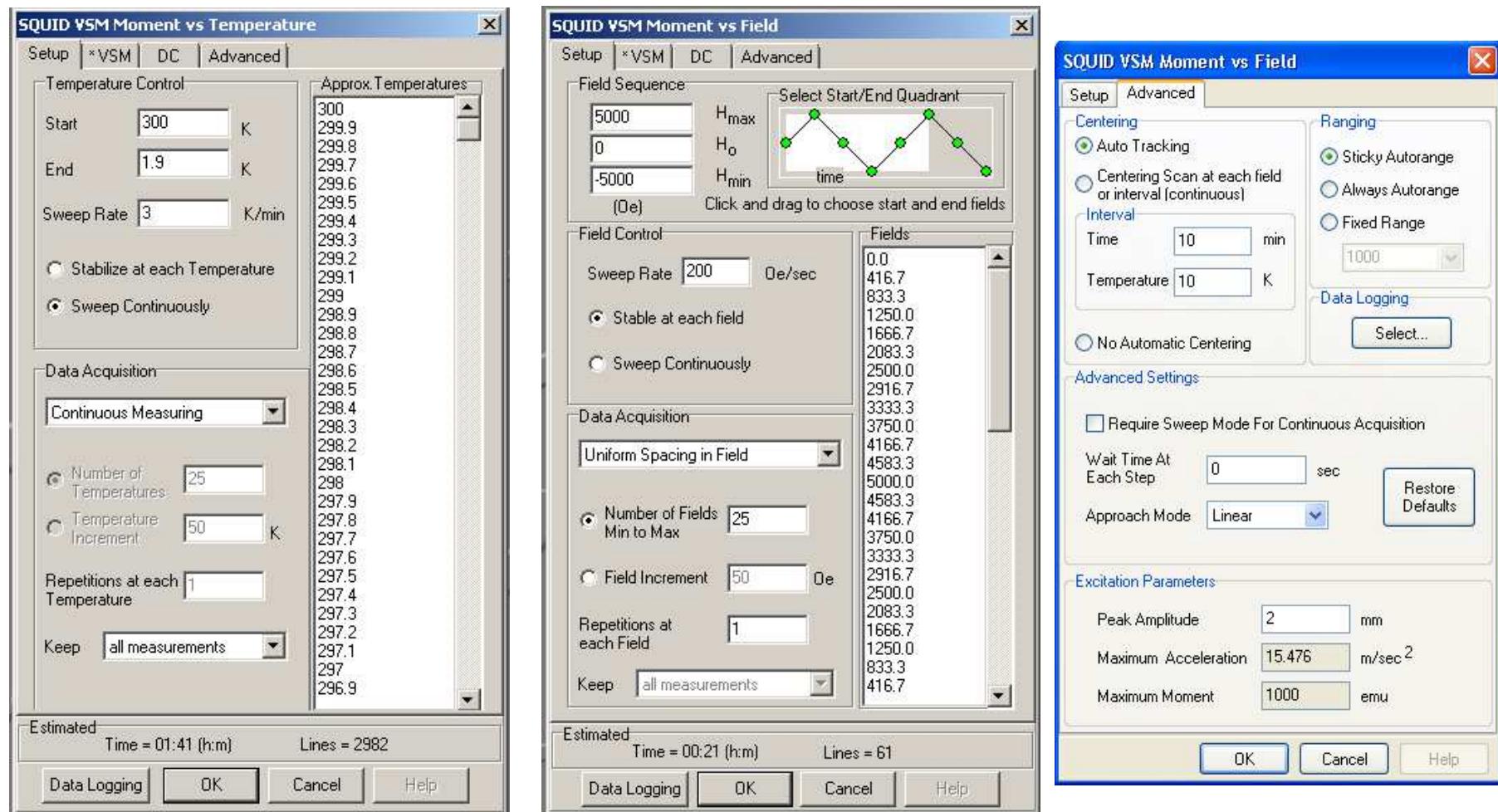


# ''M vs H'' measurement (NiFe @ 5K)



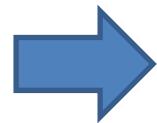
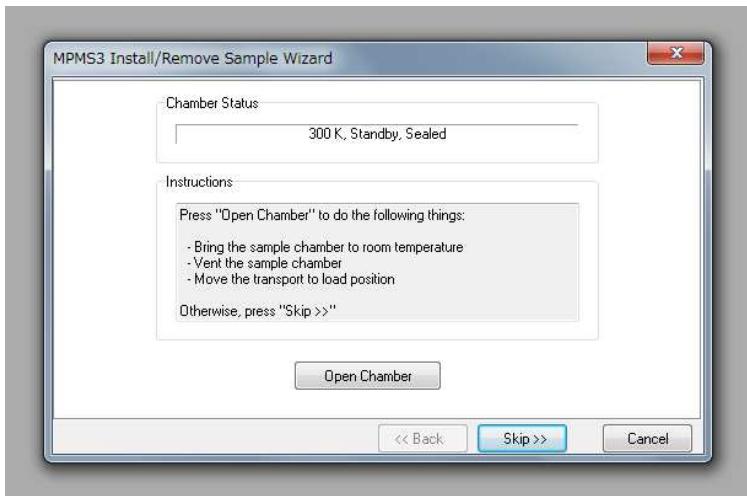
# Sequence command dialog window

→ Use  $M(H)$  and  $M(T)$  loop generator

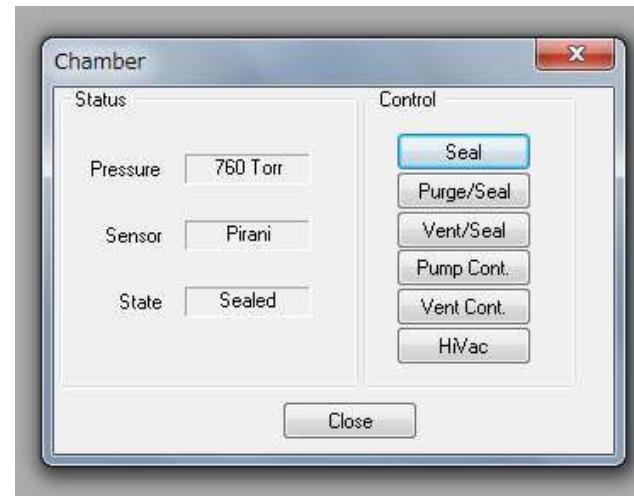


# Post Measurement - Analysis

サンプル取出し



Purge & seal



Data:

C:\QdSquid\Vsm\\$\Data

Sequence:

C:\QdSquid\Vsm\\$\Sequence

Qmap:

C:\QdSquid\Vsm\\$\Qmaps

BRLog:

C:\QdSquid\Vsm\\$\MultiVu\\$\BRLog.dat

EVENT.LOG:

C:\QdSquid\Vsm\\$\MultiVu\\$\EVENT.LOG

ZipLog:

C:\QDLogs

# Latest Options for MPMS3

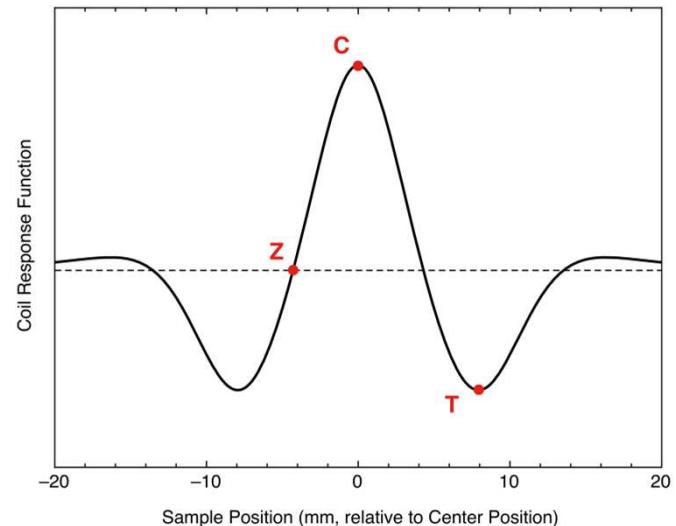
---

- MPMS3に対応したオプション
  - AC
  - Ultra Low field
  - Oven
  - FOSH
  - Rotator
  - ETO

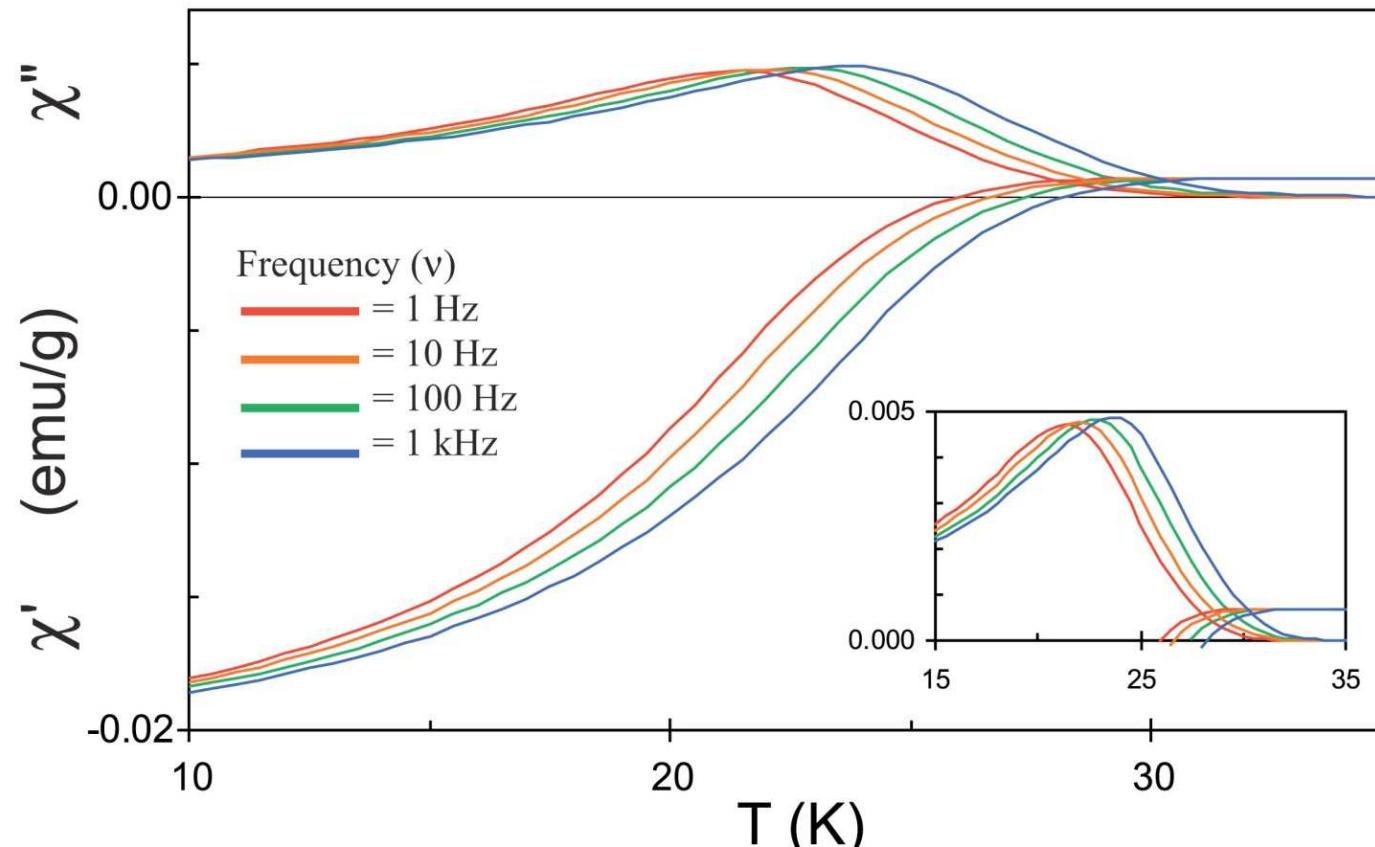


# MPMS3 options: OVEN

- **Principle of Operation**
  - AC module measures AC response as seen by the SQUID when applying AC field
  - Measurement performed at multiple locations (Z,C,T) in gradiometer to remove drifts and background signals
- **Option hardware** (in-field upgrade available)
  - AC module
  - Two separate coils in magnet for AC field and background signal compensation
- **Specifications**
  - Frequency range 0.1Hz-1kHz
  - AC amplitude 0.1 Oe up to 10 Oe
  - Sensitivity  $\leq 5 \times 10^{-8}$  emu
  - $\leq \pm 1\%$  (moment),  $\leq \pm 0.5^\circ$  (phase)



# AC: Frequency dependence (Superconducting transitions)



AC Susceptibility  $X(T, f)$   $\text{RuSr}_2\text{GdCu}_2\text{O}_8$

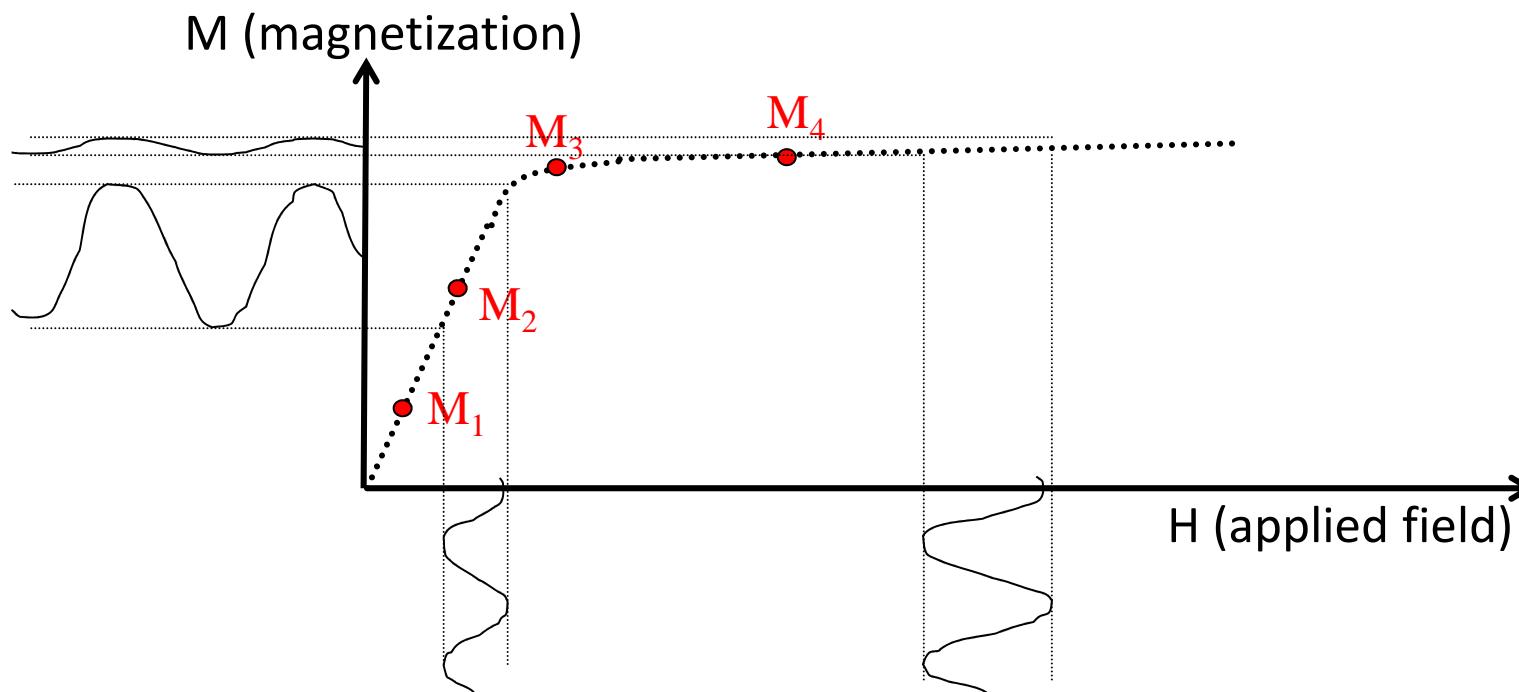
# Distinction between DC and AC measurement

---

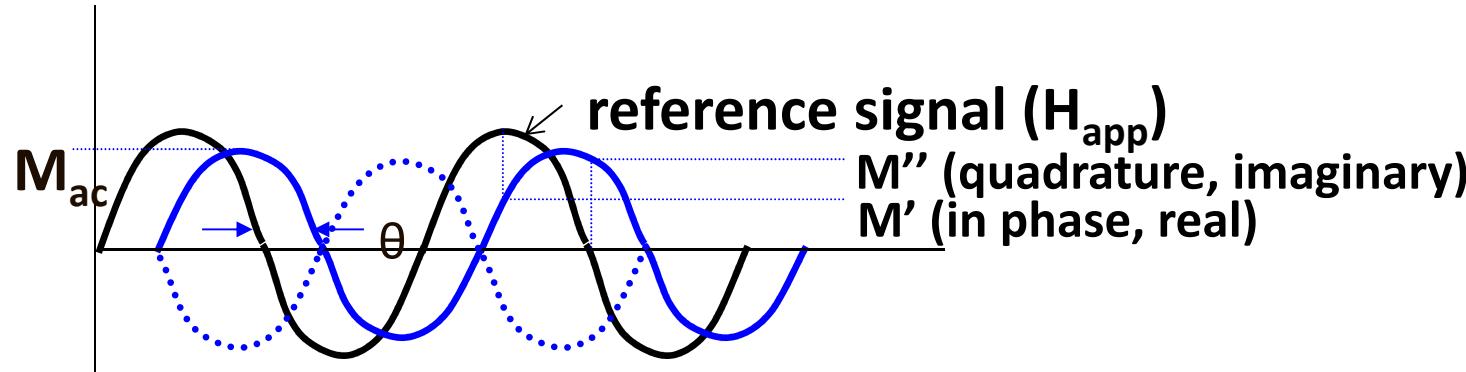
“Susceptibility” =  $\chi$  = slope of M/H curve

Absolute  $\chi_{DC}$  vs. local  $\chi_{ac}$ ...

they are not the same [ $\chi_{ac} = dM/dH$ ]



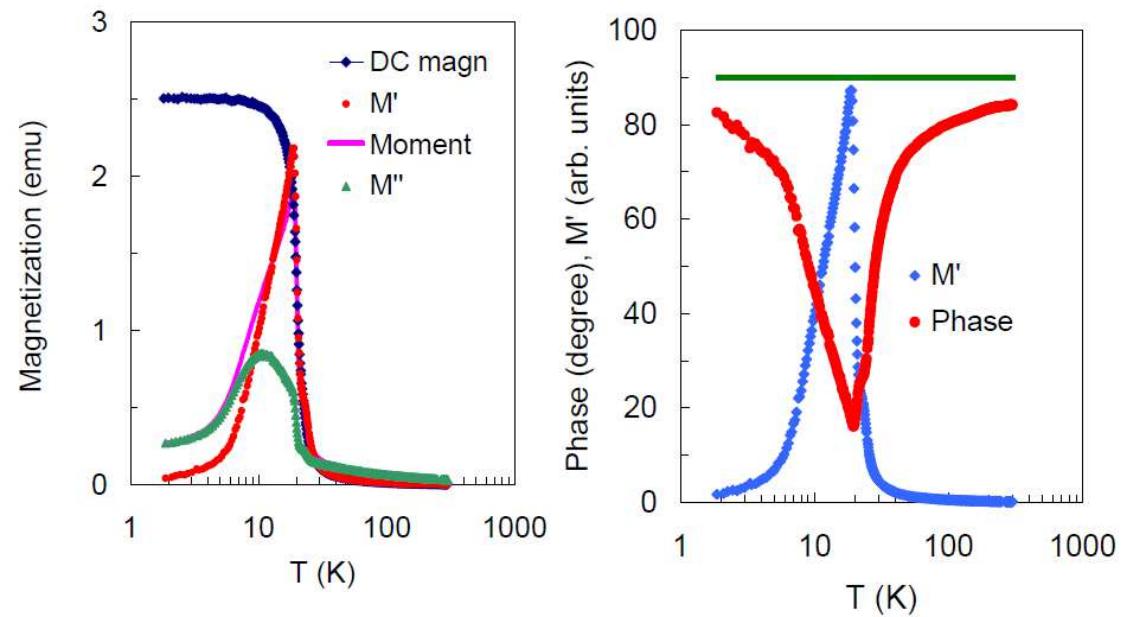
# AC magnetometry



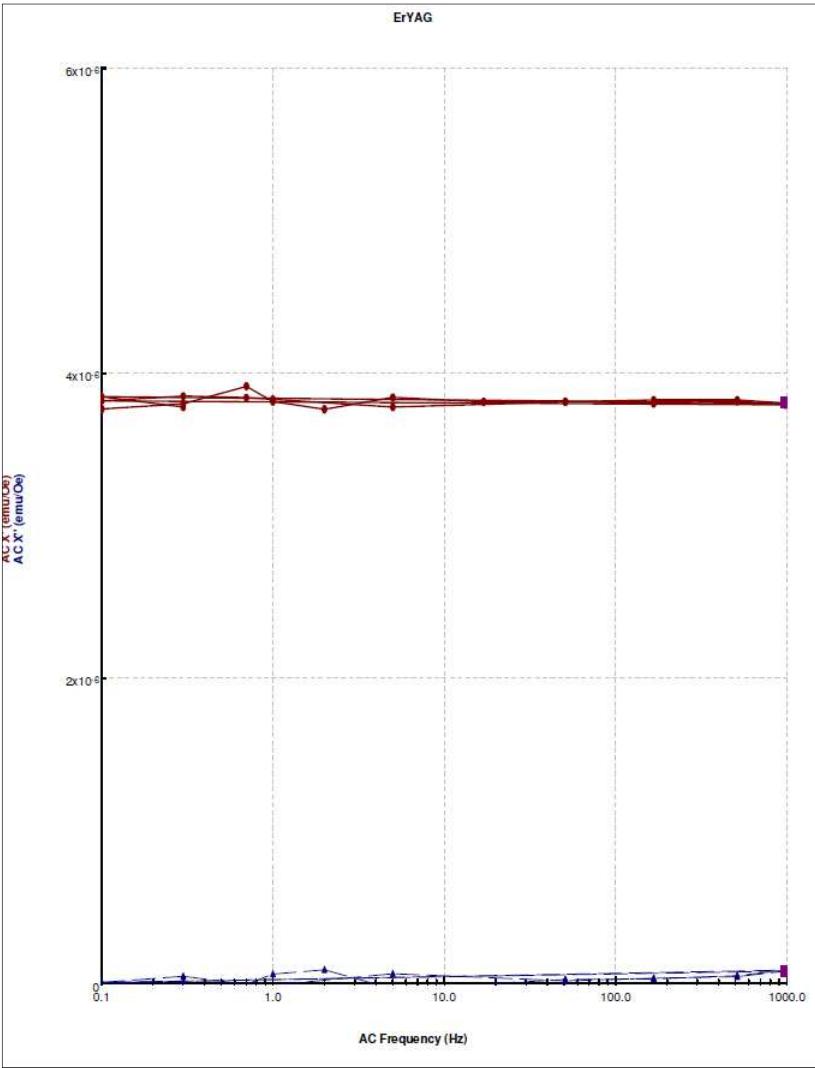
- Pr<sub>0.75</sub>La<sub>0.25</sub>Ni
- Ferromagnetic metal with T<sub>c</sub> around 19.5 K
- Both  $\chi'$  and phase  $\varphi$  shows maxima close to T<sub>c</sub>
- Huge  $\chi''$  in phase transition region due to eddy current heating

Ref:

[http://einrichtungen.ph.tum.de/E21/uebungen/magnetismus/ws03\\_04/skript/Mag0304\\_6.pdf](http://einrichtungen.ph.tum.de/E21/uebungen/magnetismus/ws03_04/skript/Mag0304_6.pdf)



# AC calibration standard sample



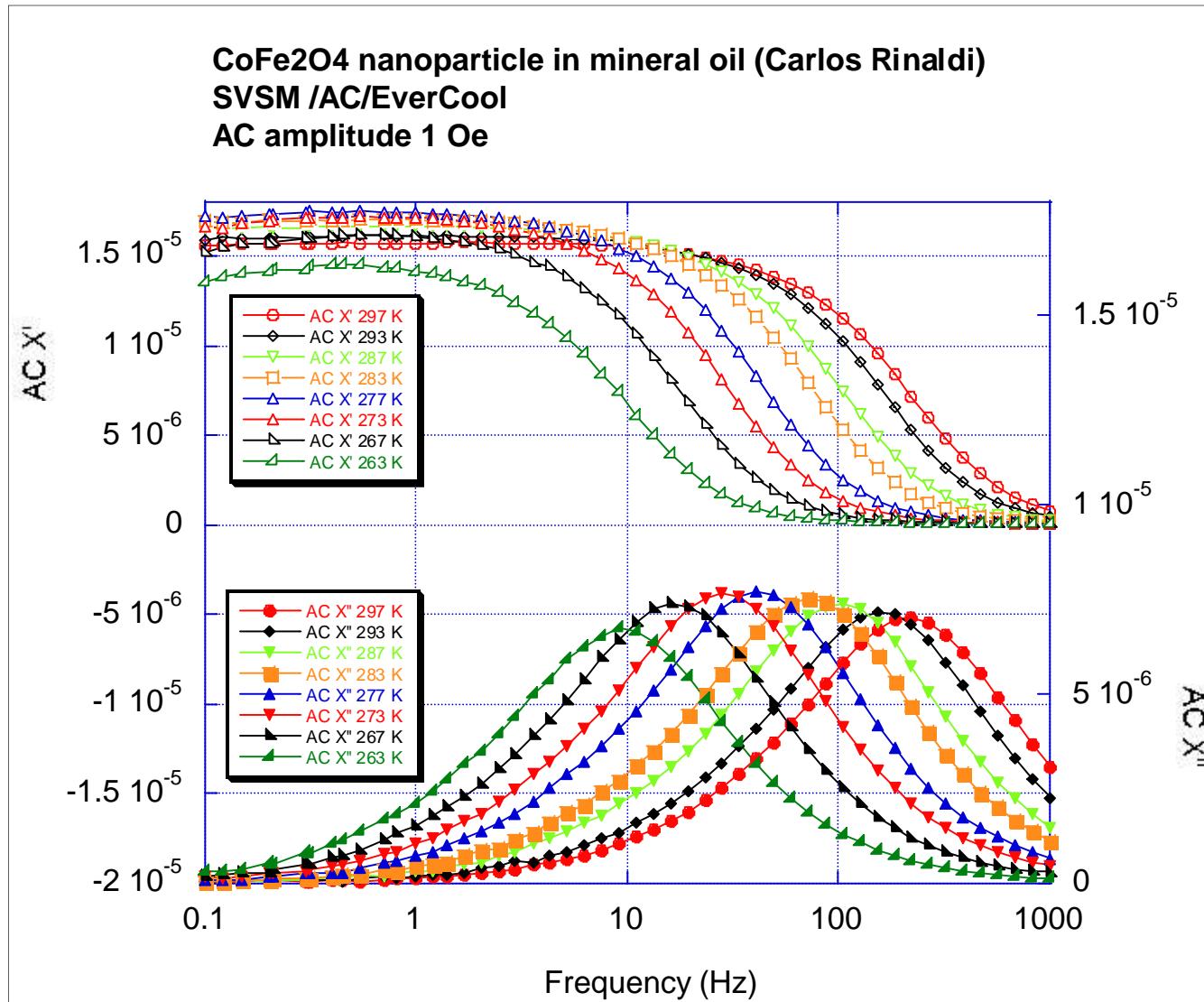
✓ Er:YAG  
Paramagnetic insulator

✓  $\chi'' = 0$

✓ AC = DC

✓ Frequency independent

# Measurement Parameters (AC)



# MPMS3 options: OVEN

- **Principle of Operation**

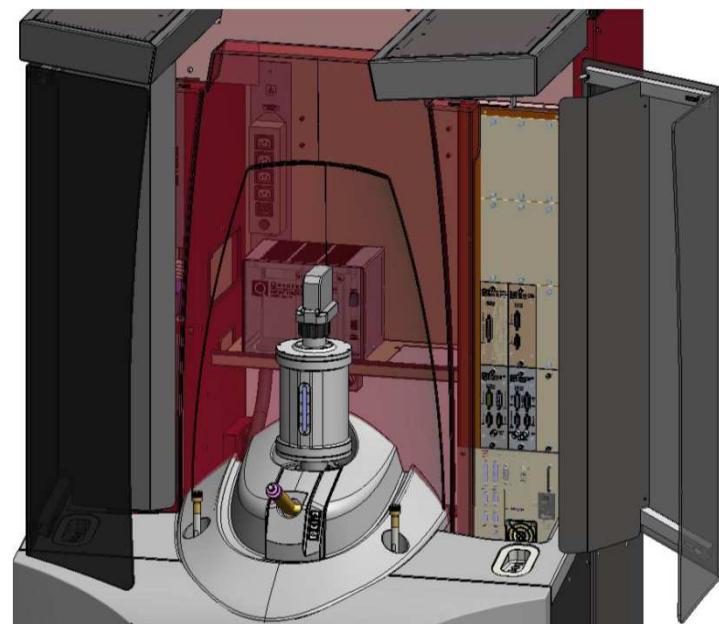
Sample is mounted on heater stick which locally heats up the sample in high vacuum while the chamber is held at 280 K

- **Option hardware** (in-field upgrade available)

- High Vacuum Unit
- Oven sample rod & wired access port
- Oven module
- Oven heater sticks and mounting station

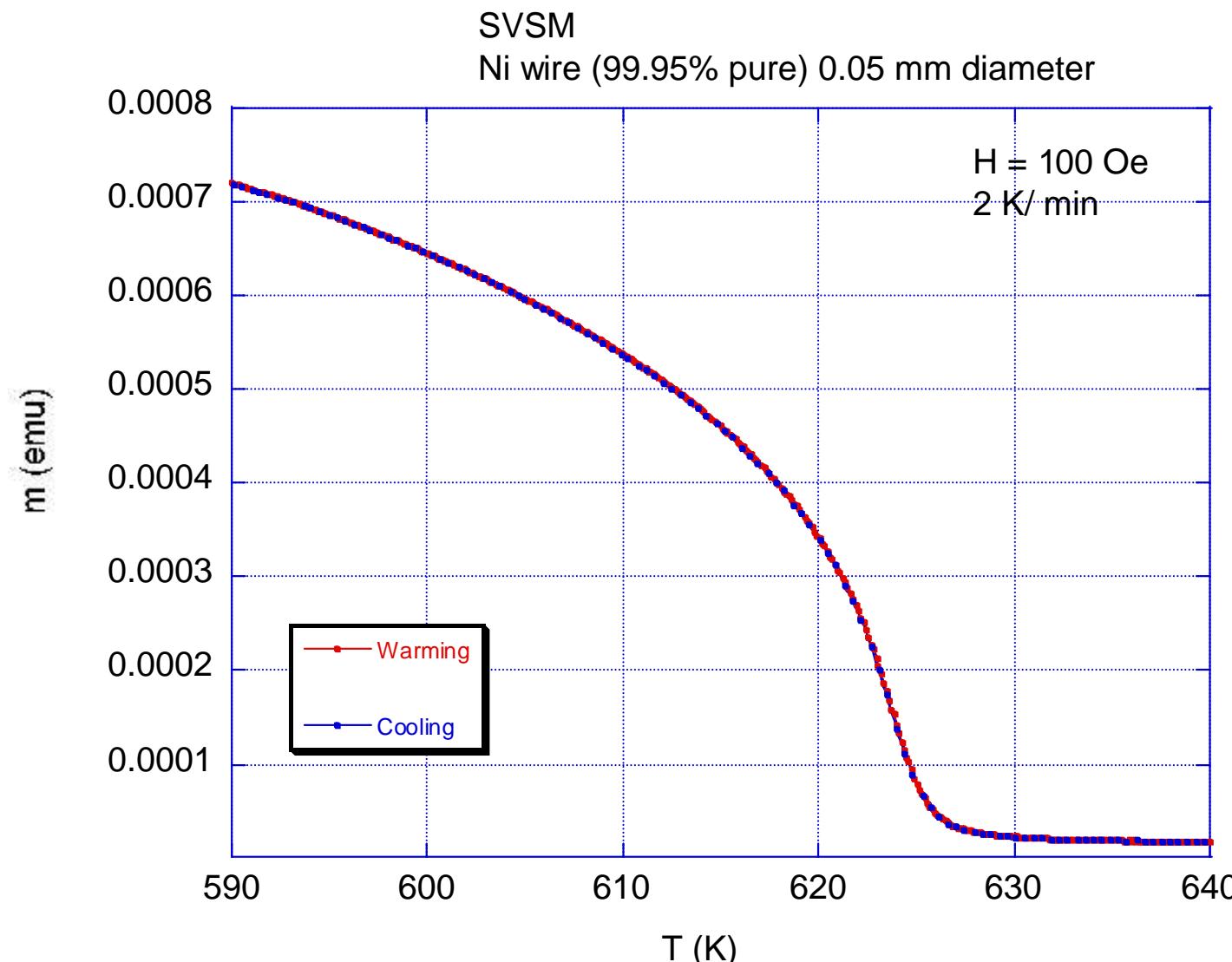
- **Specifications**

- T-range 300-1000K
- Sensitivity  $<10^{-6}$  emu

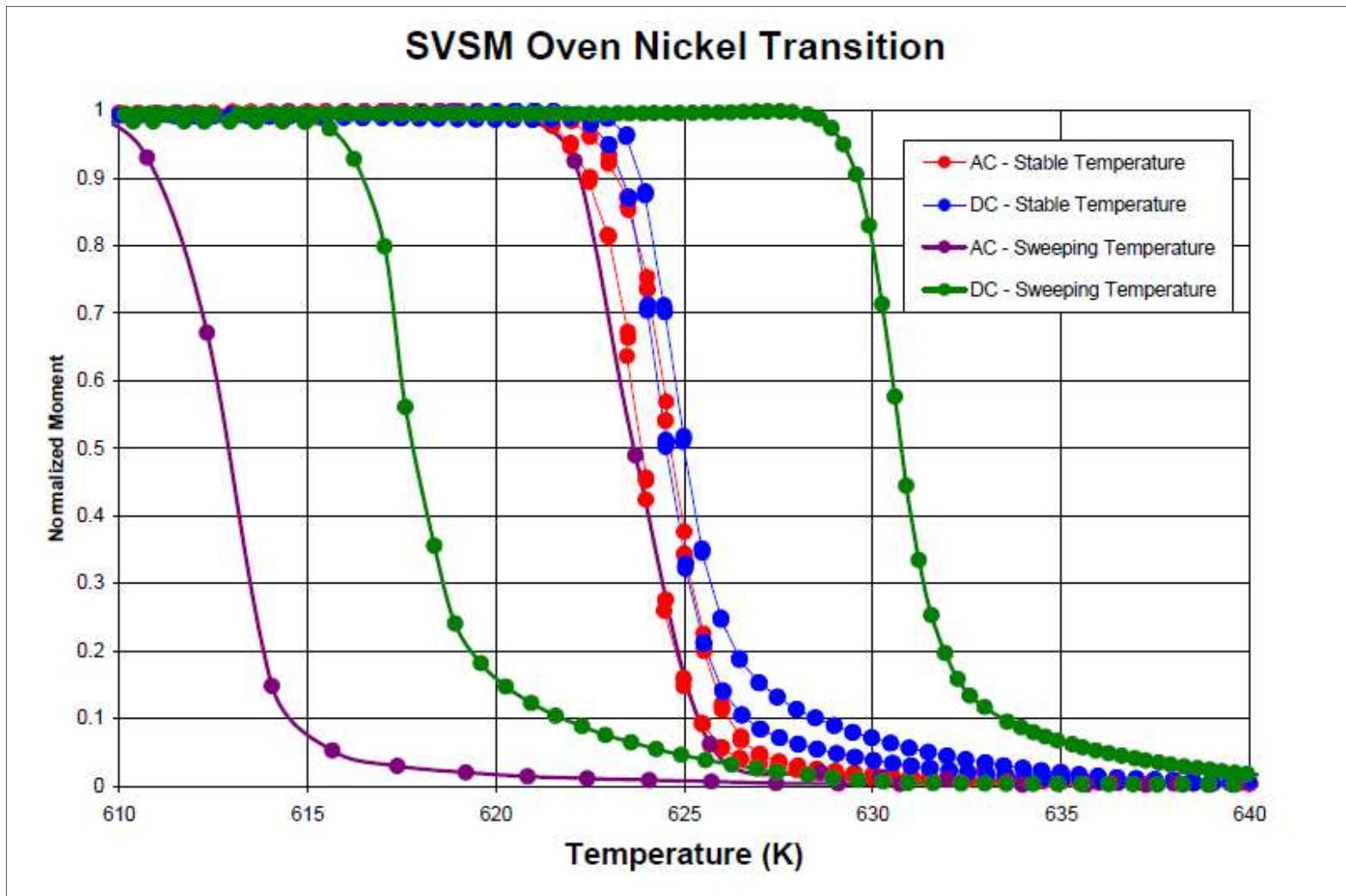


# OVEN

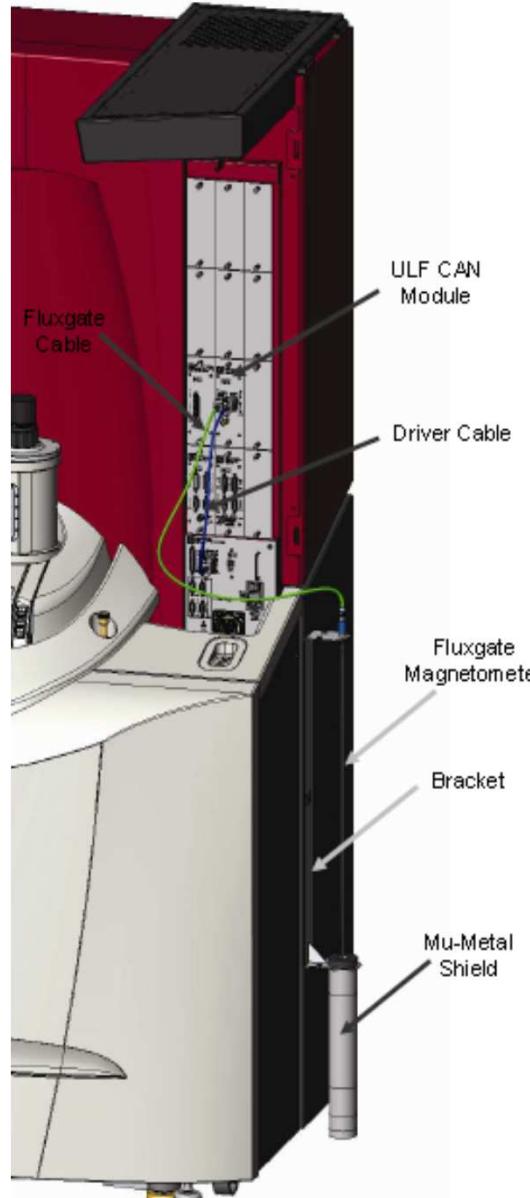
---



# MPMS3 options: AC + OVEN



# MPMS3 options: Ultra Low Field (ULF)



- ▶ **Principle of Operation**

- ULF wizard

- profiles field inside sample volume using flux gate
  - adjusts current in compensation coils to achieve requested field value and uniformity (iterating as required)

- ▶ **Option hardware** (in-field upgrade available)

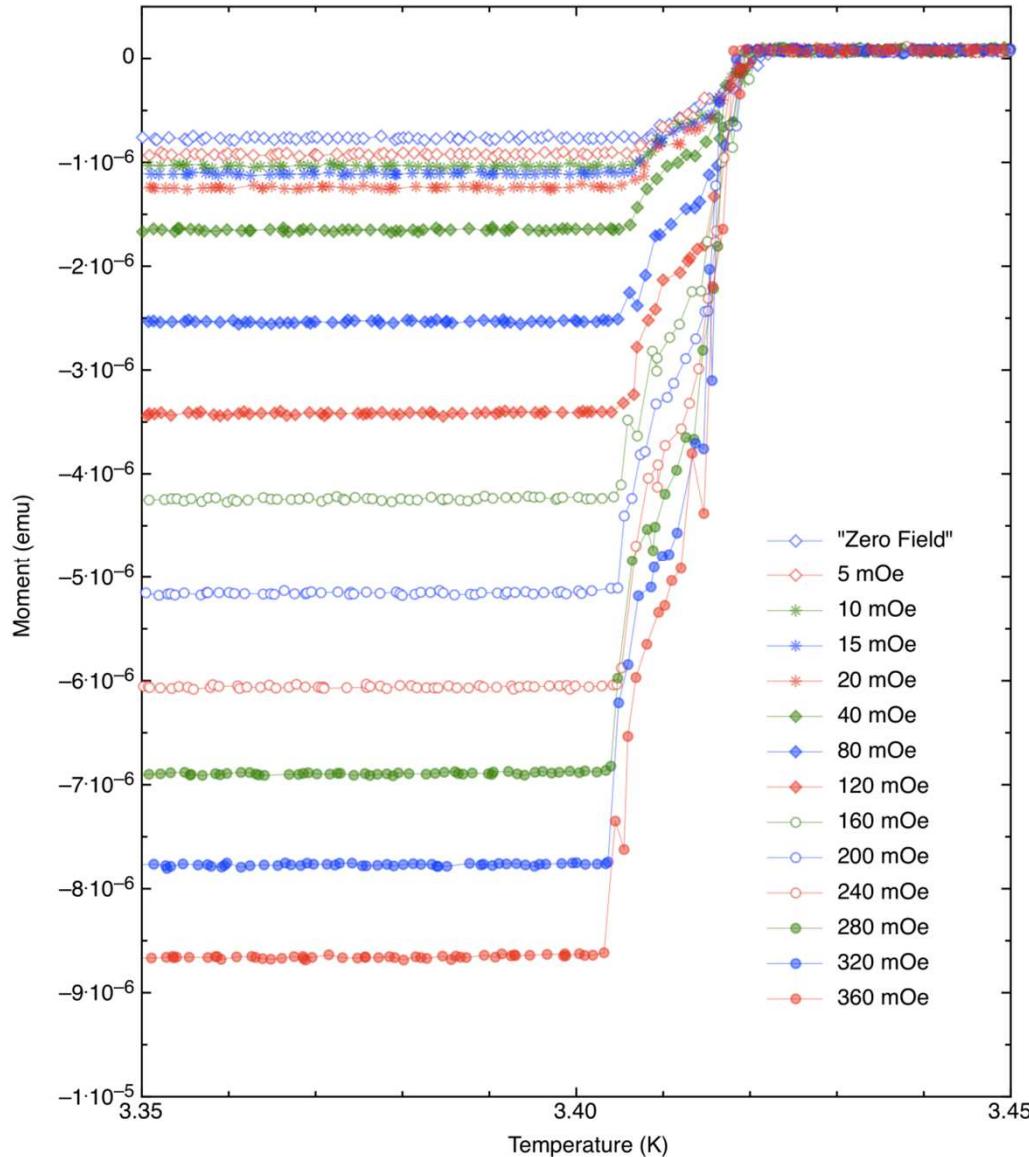
- Flux gate (and  $\mu$ -metal shield storage)
  - ULF module
  - Two separate coils in magnet for field offset and curvature compensation

- ▶ **Specifications**

- Field Uniformity  $\pm 0.05$  Gauss
  - Target Field Range  $\pm 5$  Gauss

# ULF

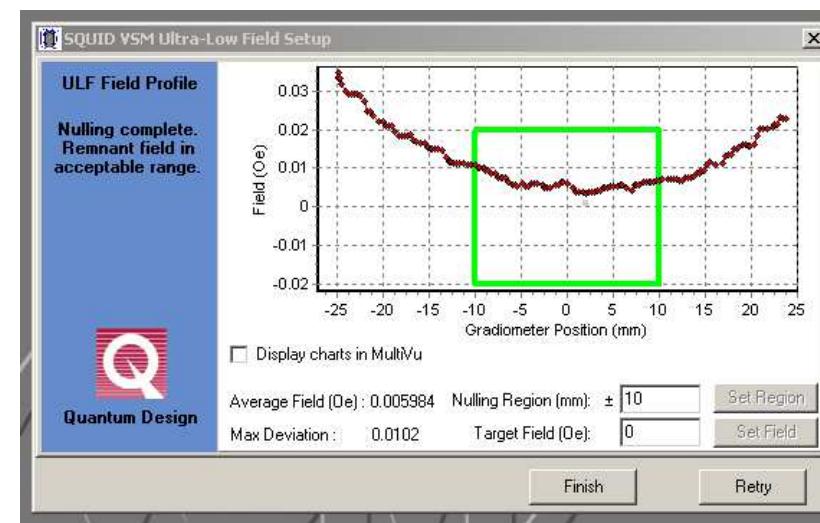
Indium Transition (MvsT with 30mK/min)



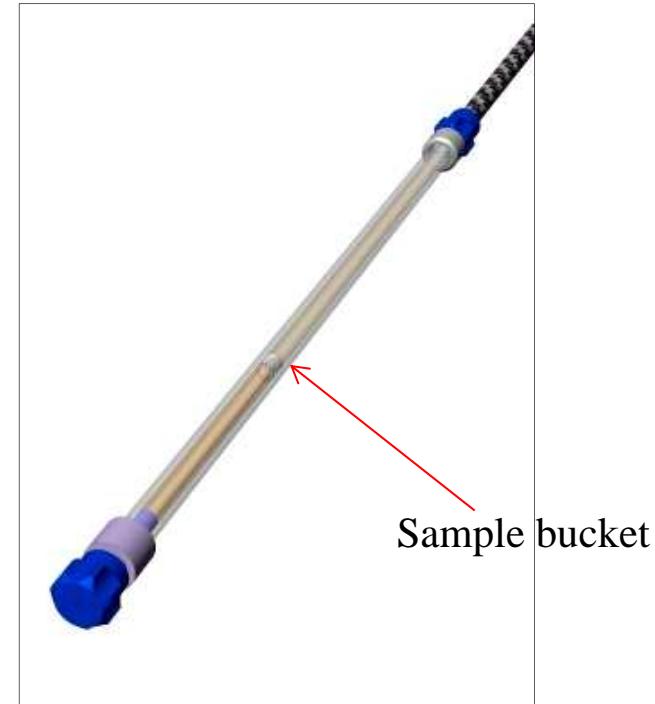
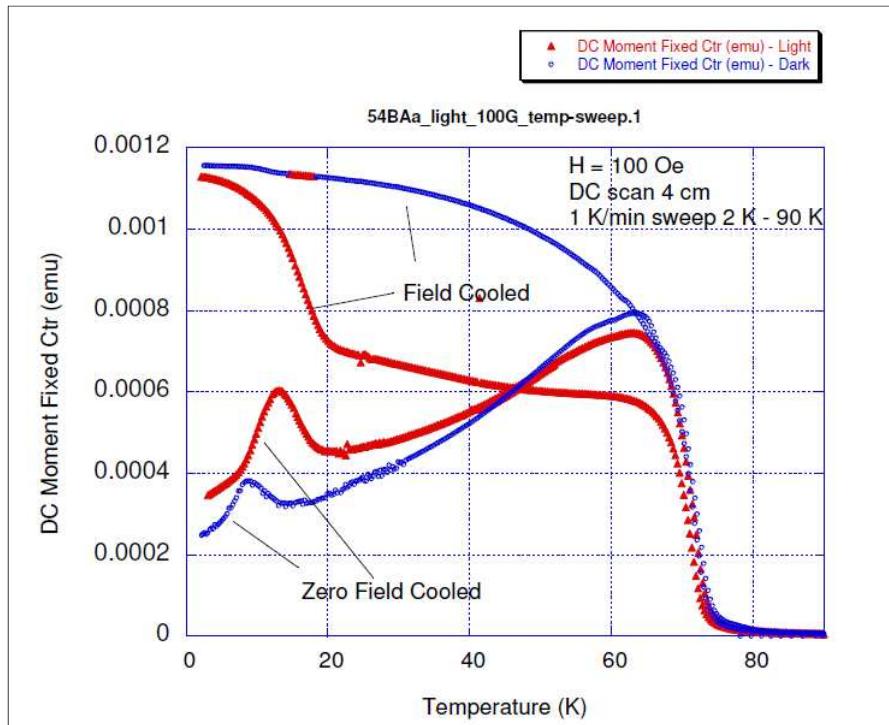
Quantum Design Japan, Inc.

MPMS3 User Seminar – March 2016

- Uniformity better than 50 mOe; Field setting accuracy  $\pm(2 \text{ mOe} + 0.5\% \text{ of set field})$  with a range of  $\pm 20 \text{ Oe}$
- Allows for more detailed field dependence studies at low fields
- Data shows exceptional control & stability over both field and temperature

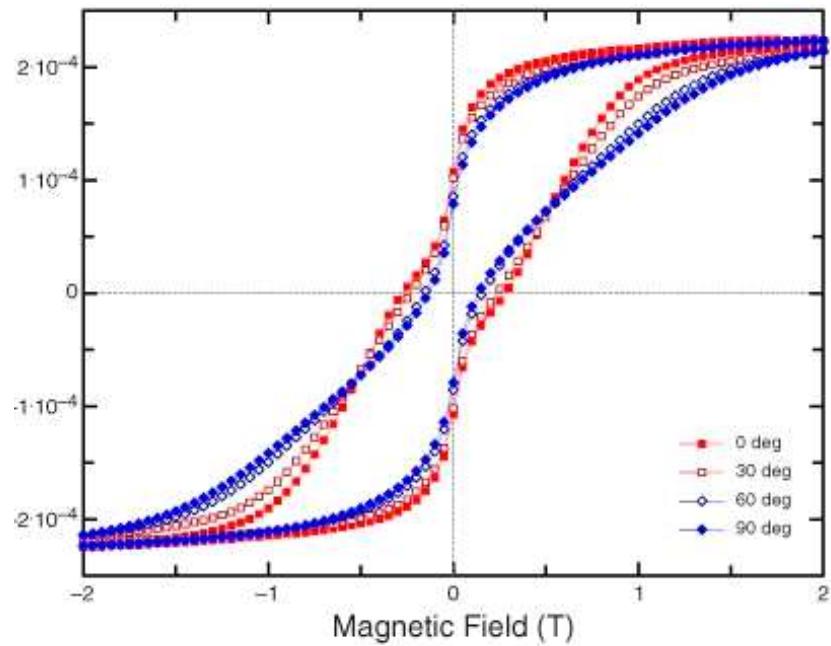


# MPMS3 options: FOSH



- Allows sample to be illuminated by an external light source while making magnetic measurements
- IR to UV spectrum
- Sample bucket 1.6 mm diameter and 1.6 mm deep

# MPMS3 options: Sample Rotater



- Allows sample to be rotated 360 degrees at all temperatures and fields
- Less than 1 degree resolution

# Summary

単純なルーティーン測定  
の高速化

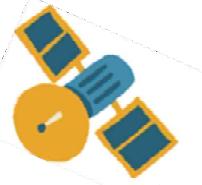
煩雑なパラメータ設定は  
装置がすべて肩代わりします

高感度測定に向けて

サンプル固定が重要

Quantum Design Japan  
サポートチーム

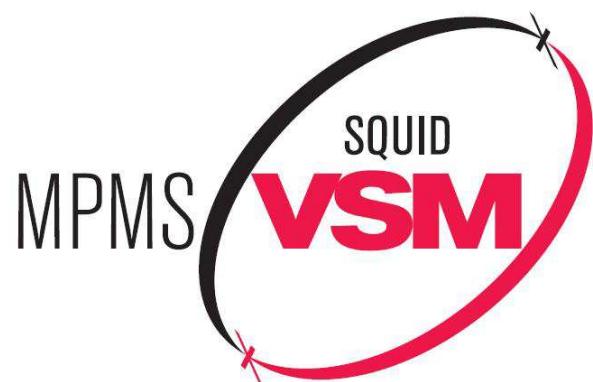
より迅速なサポートTeam、  
リモートアクセス



MPMS<sup>®</sup> 3

今後ともよろしくお願い致します

# MPMS3 Introduction



MPMS<sup>®</sup> 3



# Maintenance

---

- ほこり
  - 万病のもとです。
- サンプルチャンバー内の清掃
  - 常にきれいに、壁面が汚いとノイズの原因にも
- ポンプ
  - ロータリーポンプのオイルチェック
  - ボールゲージにオイルを溜めない
- 排気ライン
  - 排気のゴムホースとインラインバルブのチェック
- O-リング
  - トランスファーラインとインサート
  - 排気系統
  - トランスポートトップ<sup>°</sup> (サンプル交換口)

# Trouble Shoot 1

---

- 測定中にノイズが出る
  - ホルダー、ロッドが破損している → ホルダー、ロッド確認
  - 試料の固定がうまく行っていない → 試料固定確認
  - サンプルチャンバー内部が汚い → チャンバー内清掃
  - チャンバー内部に空気がリークしている  
酸素ピークの有無確認 → O-リング確認
- サンプル温度が安定しない
  - 液体窒素が不足している → 窒素の確認、補充
  - 測定を行うと温度が上昇する → サンプルホルダの確認
  - CLTインピーダンスブロック → ボールゲージ流量確認
  - ポンプのオイルが無い → オイル確認、補充

## Trouble Shoot 2

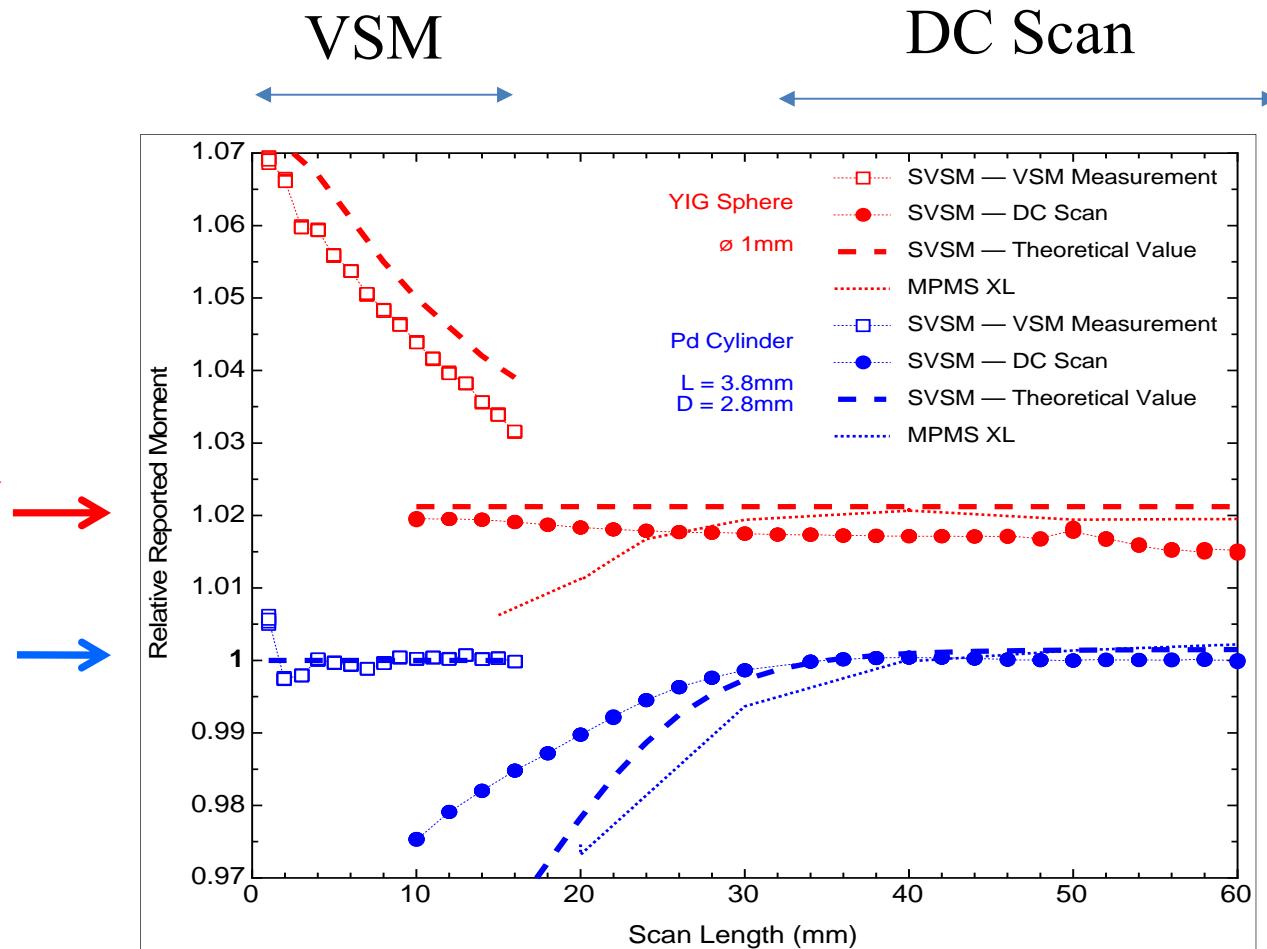
---

- 降温レートが低い ( $<< 20K/min$ )
  - CFEインピーダンスブロック or ポンプ劣化  
→ CFEフロー、ボールゲージチェック
- 残留磁場が大きい
  - 直前の磁場の履歴による  
→ オシレートモード、マグネットリセットを使用する
- ソフトウェア不具合
  - フリーズ → 装置、PCの再起動
  - 明らかなバグ → 管理者に説明して弊社サービスまで
  - CANの通信障害 → ウィルス対策ソフトやドライバ干渉

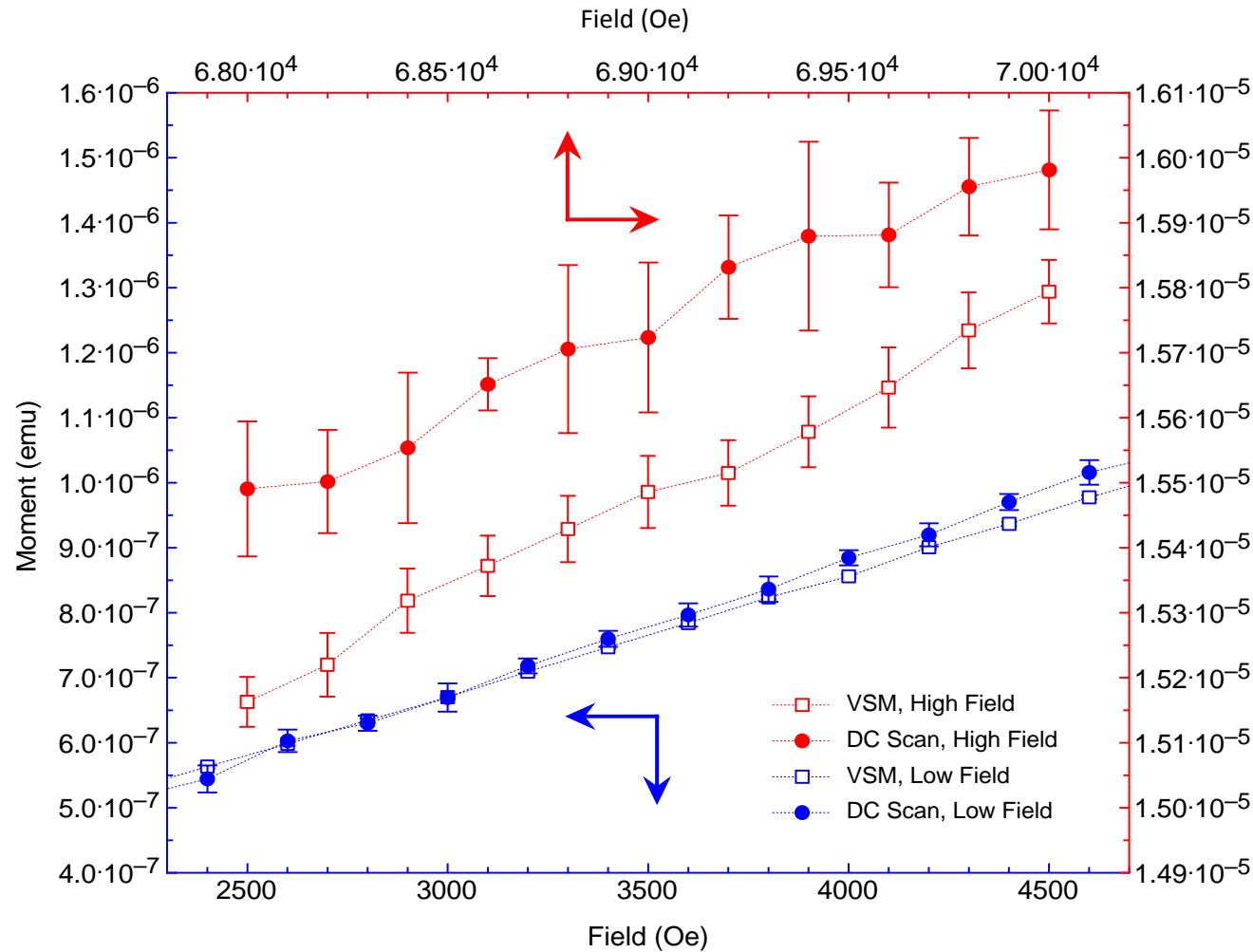
# ‘Ture’ Moment

NIST YIG standard

QD Pd standard  
- True Value



# Resolution at Low & High Magnetic Field



# Drift

